

## From the INTERNATIONAL BUREAU

# **PCT**

#### **NOTIFICATION OF ELECTION**

(PCT Rule 61.2)

Commissioner **US Department of Commerce United States Patent and Trademark** Office, PCT 2011 South Clark Place Room CP2/5C24

Arlington, VA 22202

**ETATS-UNIS D'AMERIQUE** Date of mailing: 28 December 2000 (28.12.00)

in its capacity as elected Office

20 December 2000 (28.12.00)	
International application No.: PCT/JP00/04026	Applicant's or agent's file reference: 661867
International filing date:	Priority date:
21 June 2000 (21.06.00)	22 June 1999 (22.06.99)
Applicant: NAKAMURA, Atsushi et al	
The designated Office is hereby notified of its election made in the demand filed with the International preliminary  12 October 20  in a notice effecting later election filed with the International preliminary.	ry Examining Authority on: 000 (12.10.00)
2. The election X was was was not made before the expiration of 19 months from the priority Rule 32.2(b).	date or, where Rule 32 applies, within the time limit under

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer:

J. Zahra

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

# Franslation

# PATENT COOPERATION TREATY

# **PCT**

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70) 18363

Applicant's or agent's file reference 661867	FOR FURTHER ACTION	Examination Report (Form PCT/IPEA/416)	iinary		
International application No.	International filing date (day/n	nonth/year) Priority date (day/month/year)			
PCT/JP00/04026	21 June 2000 (21.0	6.00) 22 June 1999 (22.06.99)			
	International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC G11B 7/007, 7/0045, 7/005, 7/30, 7/09, 7/24  RECEIVED				
Applicant	SHITA ELECTRIC INDU	ISTRIAL COLLED JUN 2 0 2002			
MATSO		Technology Center 2609			
		reclinately center 2000			
This international preliminary exam     and is transmitted to the applicant act		by this International Preliminary Examining Author	ity		
2. This REPORT consists of a total of	sheets, including	ng this cover sheet.			
amended and are the basis fo	ied by ANNEXES, i.e., sheets of r this report and/or sheets contai Administrative Instructions und	f the description, claims and/or drawings which have ning rectifications made before this Authority (see er the PCT).	been Rule		
These annexes consist of a to	tal of sheets.				
3. This report contains indications rela	ting to the following items:				
I Basis of the report					
II Priority			ŀ		
III Non-establishment	of opinion with regard to novelty	y, inventive step and industrial applicability			
IV Lack of unity of inv					
V Reasoned statement citations and explan	under Article 35(2) with regard ations supporting such statemen	to novelty, inventive step or industrial applicability; t			
VI Certain documents of	cited	•			
VII Certain defects in th	e international application				
VIII Certain observations on the international application					
Date of submission of the demand	Date o	f completion of this report			
12 October 2000 (12.10.00) 07 November 2001 (07.11.2001)					
Name and mailing address of the IPEA/JP	Author	rized officer			
Facsimile No		one No.			

International application No.

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

PCT/JP00/04026

I.	Basis	of the re	report	
1.	With	regard to	to the elements of the international application:*	
	$\boxtimes$	the inte	ternational application as originally filed	
		the desc	escription:	
	_	pages	, as c	originally filed
		pages		ith the demand
		pages	Clad wish the leaves of	
		the clai		
		pages		originally filed
		pages		
		pages	filed mi	ith the demand
		pages		
			rawings:	
	ш		-	originally filed
		pages pages	Slad in	
		pages		
	$\overline{}$			
	Ш	the seque	uence listing part of the description:	
		pages		
		pages		
		pages	, filed with the letter of	<del></del>
2.	the i	internation	to the language, all the elements marked above were available or furnished to this Authority in the lan ional application was filed, unless otherwise indicated under this item.  ents were available or furnished to this Authority in the following language	
		the lan	anguage of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23.1(b)).	
		the lan	anguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)).	
		the lan	anguage of the translation furnished for the purposes of international preliminary examination (under 13.3).	Rule 55.2 and/
3.	Wit prel	h regard iminary e	d to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the examination was carried out on the basis of the sequence listing:	e international
		contair	ained in the international application in written form.	
		filed to	together with the international application in computer readable form.	
		furnish	shed subsequently to this Authority in written form.	
		furnish	shed subsequently to this Authority in computer readable form.	
			statement that the subsequently furnished written sequence listing does not go beyond the disc national application as filed has been furnished.	closure in the
			statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequent furnished.	nce listing has
4.		The an	amendments have resulted in the cancellation of:	
			the description, pages	
		$\sqcap$	the claims, Nos.	
		Ħ	the drawings, sheets/fig	
5.		This rep	report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been could the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	onsidered to go
١.	in t	his repor	u sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 ort as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendmen	are referred to ts (Rule 70.16
**		70.17). replacem	ment sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annexed to this report.	
1				

# INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No.

PCT/JP00/04026

IV. Lack of unity of invention		
1. In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has:		
restricted the claims.		
paid additional fees.		
paid additional fees under protest.		
neither restricted nor paid additional fees.		
2. This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, not to invite the applicant to restrict or pay additional fees.		
3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is		
complied with.		
not complied with for the following reasons:		
See supplemental sheet for continuation of Box IV. 3.		
4. Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination in establishing this report:		
all parts.		
the parts relating to claims Nos.		

## INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

International application No. PCT/JP 00/04026

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: IV. 3.

Claim 1 pertains to an optical disc comprising recessed/projecting prepits wherein the optical depth or height of the identifying signal differs between a plurality of information surfaces.

Claims 2 to 28 pertain to a recording/reproducing method wherein the amount of light emitted, the servo gain, the equaliser characteristics and the tilt position, etc., are set for each of a plurality of information surfaces.

Claims 29 and 30 pertain to a recording method wherein the amount of light emitted and the recording wave form during the recording are set according to the density of the recording marks on each information surface.

Claims 31 to 33 pertain an optical disc wherein a recording-prohibited area is provided in a part of the learning region that carries out trial recording of an information surface read through a substrate.

PCT/JP 00/04026

v.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability;
>	citations and explanations supporting such statement

			-
Statement			MEC
Novelty (N)	Claims	1, 31, 32	YES
	Claims	2-30, 33	NO
Inventive step (IS)	Claims	31, 32	YES
	Claims	1-30, 33	NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-33	YES
	Claims		NO

#### 2. Citations and explanations

#### Claim 1

Document 1 (JP, 11-39657, A (Toshiba Corp.), February 12, 1999 (12.02.99), entire text) discloses an optical disc wherein in the event of selectively converging light with respect to each of the information recording surfaces of a plurality of substrates, the depths of the pits are differed for each information recording surface in such a manner that the levels of light reflected from each of the information recording surfaces are equal. Moreover, since the configuration of the information recording surfaces of an optical disc wherein both the recessed parts and the projecting parts are the recording track and are provided with identifying signals comprising prepits formed on the recessed and the projecting parts would be obvious to a person skilled in the art, the invention set forth in Claim 1 does not involve an inventive step.

Claims 2, 3, 5, 6, 8 to 12, 14, 15, 17 to 28, 29, 30, and 33

Document 2 (JP, 11-3550, A (Nikon Corp.), January 6, 1999 (06.01.99), entire text) discloses an information recording/reproducing device which records, erases and reproduces information with respect to each of the

recording layers of an optical disc having a plurality of recording layers, wherein the recording conditions (optimal recording power set according to the trial writing) and the reproducing conditions (reproduction power level, gain adjustment and offset adjustment of the servo, harmonic superimposition during reproduction) are adjusted to the optimal values for each information layers. Since the inventions set forth in Claims 2, 3, 5, 6, 8 to 12, 14, 15, 17 to 28, 29, 30 and 33 form a part of the invention disclosed in Document 2, these claims lack novelty.

Claims 5, 6, 8 to 10, 14, 15, 17 to 21

Document 3 (JP, 11-25467, A (Nikon Corp.), January 29, 1999 (29.01.99), entire text) discloses an information recording/reproducing device which records, erases and reproduces information with respect to the recording layers of an optical disc having a plurality of recording layers, wherein the servo gain and the servo offset of the focussing movement means and the tracking movement means are adjusted to the optimal values for each recording layer and since the inventions set forth in Claims 5, 6, 8 to 10, 14, 15, and 17 to 21 form a part of the invention disclosed in Document 3, these claims lack novelty.

Claims 2 to 6, 8 to 15, 17 to 21, 29, 30 and 33

Document 4 (EP, 807926, A (Pioneer Electronic Corp.), November 19, 1997 (19.11.97), entire text) discloses the feature wherein the equaliser value and the gain value are adjusted for each signal surface of a plurality of multilayer discs with respect to the RF signal, the tracking servo signal and the focus servo signal and since the inventions set forth in Claims 2 to 6, 8 to 15, 17 to 21, 29, 30 and 33 form a part of the invention disclosed in Document 4, these claims lack novelty.

Claims 2, 3, 8 to 11, 14, 15, 17 to 28, 29, 30 and 33

Document 5 (EP, 724256, A (Victor Company of Japan),
July 31, 1996 (31.07.96), entire text) discloses the
feature of setting optimal servo offset, servo gain, servo
balance, recording laser power and reproducing laser power
for each recording layer in an optical disc wherein the
reflection rate differs for each of a plurality of
recording layers, or wherein the density of recording data
differs, such as in a DVD, and since the inventions set
forth in Claims 2, 3, 8 to 11, 14, 15, 17 to 28, 29, 30
and 33 form a part of the invention disclosed in Document
5, these claims lack novelty.

#### Claims 7 and 16

Document 6 (JP, 9-320084, A (Sony Corp.), December 12, 1997 (12.12.97), entire text) discloses a device for measuring the incline of the information signal recording surfaces of a multi-layer optical disc and addresses the problem of correcting a skew using a skew adjusting mechanism. Since the invention set forth in Claims 7 and 16 forms a part of the invention disclosed in Document 6, these claims lack novelty.

#### Claims 31 and 32

An optical disc provided with a first information surface and a second information surface, wherein user data regions, learning regions for trial recording and regions specifically for reproducing are arranged separately on each of the information surfaces and a recording prohibited area is provided in a specific area of the learning region of the first information surface, is neither disclosed nor suggested in any of the documents cited in the international search report.

PCT

From the INTERNATIONAL BUREAU

·Το:

AOYAMA, Tamotsu Aoyama & Partners IMP Building 3-7, Shiromi 1-chome Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 540-0001 JAPON

NOTICE INFORMING THE APPLICANT OF THE COMMUNICATION OF THE INTERNATIONAL APPLICATION TO THE DESIGNATED OFFICES

(PCT Rule 47.1(c), first sentence)

Date of mailing (day/month/year)
28 December 2000 (28.12.00)

Applicant's or agent's file reference

661867

**IMPORTANT NOTICE** 

International application No.

PCT/JP00/04026

International filing date (day/month/year)

21 June 2000 (21.06.00)

Priority date (day/month/year)
22 June 1999 (22.06.99)

**Applicant** 

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. et al

 Notice is hereby given that the International Bureau has communicated, as provided in Article 20, the international application to the following designated Offices on the date indicated above as the date of mailing of this Notice: AG,AU,DZ,KR,MZ,US

In accordance with Rule 47.1(c), third sentence, those Offices will accept the present Notice as conclusive evidence that the communication of the international application has duly taken place on the date of mailing indicated above and no copy of the international application is required to be furnished by the applicant to the designated Office(s).

2. The following designated Offices have waived the requirement for such a communication at this time:

AE,AL,AM,AP,AT,AZ,BA,BB,BG,BR,BY,CA,CH,CN,CR,CU,CZ,DE,DK,DM,EA,EE,EP,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,HR,HU,ID,IL,IN,IS,JP,KE,KG,KZ,LC,LK,LR,LS,LT,LU,LV,MA,MD,MG,MK,MN,MW,MX,NO,NZ,OA,PL,PT,RO,RU,SD,SE,SG,SI,SK,SL,TJ,TM,TR,TT,TZ,UA,UG,UZ,VN,YU,ZA,ZW The communication will be made to those Offices only upon their request. Furthermore, those Offices do not require the applicant to furnish a copy of the international application (Rule 49.1(a-bis)).

 Enclosed with this Notice is a copy of the international application as published by the International Bureau on 28 December 2000 (28.12.00) under No. WO 00/79525

#### REMINDER REGARDING CHAPTER II (Article 31(2)(a) and Rule 54.2)

If the applicant wishes to postpone entry into the national phase until 30 months (or later in some Offices) from the priority date, a demand for international preliminary examination must be filed with the competent International Preliminary Examining Authority before the expiration of 19 months from the priority date.

It is the applicant's sole responsibility to monitor the 19-month time limit.

Note that only an applicant who is a national or resident of a PCT Contracting State which is bound by Chapter II has the right to file a demand for international preliminary examination.

#### REMINDER REGARDING ENTRY INTO THE NATIONAL PHASE (Article 22 or 39(1))

If the applicant wishes to proceed with the international application in the national phase, he must, within 20 months or 30 months, or later in some Offices, perform the acts referred to therein before each designated or elected Office.

For further important information on the time limits and acts to be performed for entering the national phase, see the Annex to Form PCT/IB/301 (Notification of Receipt of Record Copy) and Volume II of the PCT Applicant's Guide.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Authorized officer

J. Zahra

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/04026

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.Cl <sup>7</sup> G11B7/007, G11B7/0045, G11B7/005, G11B7/30, G11B7/09, G11B7/24				
According to International Patent Classification (IPC) or to both	national classification and IPC			
B. FIELDS SEARCHED				
Minimum documentation searched (classification system follow Int.Cl <sup>7</sup> G11B7/00-7/013, G11B7/30 G11B7/09, G11B7/24	ed by classification symbols)			
Documentation searched other than minimum documentation to Jitsuyo Shinan Koho 1922-1996 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971-2000	Toroku Jitsuyo Shinan K Jitsuyo Shinan Toroku K	Coho 1994-2000 Coho 1996-2000		
Electronic data base consulted during the international search (	ame of data base and, where practicable, sea	rch terms used)		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category* Citation of document, with indication, when	appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.		
X JP, 11-39657, A (Toshiba Corr 12 February, 1999 (12.02.99), Full text (Family: none)	poration),	. 1		
X JP, 11-3550, A (Nikon Corpora 06 January, 1999 (06.01.99), Full text (Family: none)	ation),	2-28, 29-30		
X JP, 11-25467, A (Nikon Corpor 29 January, 1999 (29.01.99), Full text (Family: none)				
	19 November, 1997 (19.11.97), Full text			
X EP, 724256, A (VICTOR COMPANY 31 July, 1996 (31.07.96), Full text & JP, 9-147391, A	OF JAPAN),	2-28, 29-30		
Further documents are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.			
* Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be document of particular relevance; the claimed invention cannot be document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family				
Date of the actual completion of the international search 01 September, 2000 (01.09.00)  Date of mailing of the international search report 12 September, 2000 (12.09.00)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office  Facsimile No.  Authorized officer  Telephone No.				

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/04026

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No	
Х	JP, 9-320084, A (Sony Corporation), 12 December, 1997 (12.12.97), Full text (Family: none)	16	
		·	
	-		
	•		
.			
Ī	•		
	·		
ļ			
	•		
	·		
	•		

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/JP00/04026

Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely: because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:    Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a). Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)    This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows: The invention of claim 1 relates to an optical disk having information surfaces on which projecting/recessed prepits having optical depths or heights of identification signals different with the information surfaces. The inventions of claims 2-28 relate to a recording/reproducing method in which the intensity of light emitted, servo gain, equalizer characteristics, tilt position are set for each information surfaces. The inventions of claims 3-30 relate to a recording method in which the intensity of light emitted, servo gain, equalizer characteristics, tilt position are set for each information surface. The inventions of claims 31-33 relate to a recording method in which the intensity of light emitted and the recording averform during recording are set according to the information is read through the substrate and which includes a recording inhibition area provided in a part of a learning area for trial recording inhibition area provided in a part of a learning area for trial recording inhibition area provided in a part of a learning area for trial recording inhibition area provided in a part of a learning area for trial recording inhibition area provided in a part of a learning area for trial recording only inhibition area provided in a part of a learning area for trial recording only inhibition area provided in a part of a learning area for trial recording and	Box 1 Observations where certain claims were found unsearchable (Continuation of item 1 of first sheet)			
because they relate to subject matter not required to be scarched by this Authority, namely:  2. Claims Nos:     because they relate to parts of the international application that do not comply with the prescribed requirements to such an extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:  3. Claims Nos:     because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).  Box II Observations where unity of inventions is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)  This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:     The invention of claim 1 relates to an optical disk having information surfaces on which projecting/recessed preprists having optical depths or heights of identification signals different with the information surfaces.     The inventions of claims 2-28 relate to a recording/reproducing method in which the intensity of light emitted, servo gain, equalizer characteristics, tilt position are set for each information surfaces. The inventions of claims 29-30 relate to a recording method in which the intensity of light emitted and the recording waveform during recording are set according to the recording mark density on the information surfaces. The inventions of claims 3-1-33 relate to an optical disk having information surfaces row which information is read through the substrate and which includes a recording inhibition area provided in a part of a learning area for trial recording.  1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report covers only those claims for which fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to	This international search report has not been established in respect of certain claims under Article 17(2)(a) for the following reasons:			
a. Claims Nos.: because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).  Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)  This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows: The invention of claim 1 relates to an optical disk having information surfaces on which projecting/recessed prepits having optical depths or heights of identification signals different with the information surfaces.  The inventions of claims 2-28 relate to a recording/reproducing method in which the intensity of light emitted, servo gain, equalizer characteristics, tilt position are set for each information surface.  The inventions of claims 29-30 relate to a recording method in which the intensity of light emitted and the recording waveform during recording are set according to the recording mark density on the information surfaces.  The inventions of claims 31-33 relate to an optical disk having information surfaces from which information is read through the substrate and which includes a recording inhibition area provided in a part of a learning area for trial recording.  1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.  3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report covers only those claims for which fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report covers only those claims for which fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the clai	1. Claims Nos.: because they relate to subject matter not required to be searched by this Authority, namely:			
because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6-4(a).  Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)  This international Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:  The invention of claim 1 relates to an optical disk having information surfaces on which projecting/recessed prepits having optical depths or heights of identification signals different with the information surfaces.  The inventions of claims 2-28 relate to a recording/reproducing method in which the intensity of light emitted, servo gain, equalizer characteristics, tilt position are set for each information surface.  The inventions of claims 29-30 relate to a recording method in which the intensity of light emitted and the recording waveform during recording are set according to the recording mark density on the information surfaces.  The inventions of claims 31-33 relate to an optical disk having information surfaces from which information is read through the substrate and which includes a recording inhibition area provided in a part of a learning area for trial recording.  1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.  2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.  3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:	extent that no meaningful international search can be carried out, specifically:			
This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:  The invention of claim 1 relates to an optical disk having information surfaces on which projecting/recessed preptits having optical depths or heights of identification signals different with the information surfaces.  The inventions of claims 2-28 relate to a recording/reproducing method in which the intensity of light emitted, servo gain, equalizer characteristics, tilt position are set for each information surface.  The inventions of claims 29-30 relate to a recording method in which the intensity of light emitted and the recording waveform during recording are set according to the recording mark density on the information surfaces.  The inventions of claims 31-33 relate to an optical disk having information surfaces from which information is read through the substrate and which includes a recording inhibition area provided in a part of a learning area for trial recording.  1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.  2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.  3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report covers only those claims for which fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos:	because they are dependent claims and are not drafted in accordance with the second and third sentences of Rule 6.4(a).			
The invention of claim 1 relates to an optical disk having information surfaces on which projecting/recessed prepits having optical depths or heights of identification signals different with the information surfaces.  The inventions of claims 2-28 relate to a recording/reproducing method in which the intensity of light emitted, servo gain, equalizer characteristics, tilt position are set for each information surface.  The inventions of claims 29-30 relate to a recording method in which the intensity of light emitted and the recording waveform during recording are set according to the recording mark density on the information surfaces.  The inventions of claims 31-33 relate to an optical disk having information surfaces from which information is read through the substrate and which includes a recording inhibition area provided in a part of a learning area for trial recording.  1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.  2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.  3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:  4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report covers only those claims for which fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report covers only those claims for which fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos:	Box II Observations where unity of invention is lacking (Continuation of item 2 of first sheet)			
on which projecting/recessed prepits having optical depths of recent visionals different with the information surfaces.  The inventions of claims 2-28 relate to a recording/reproducing method in which the intensity of light emitted, servo gain, equalizer characteristics, tilt position are set for each information surface.  The inventions of claims 29-30 relate to a recording method in which the intensity of light emitted and the recording waveform during recording are set according to the recording mark density on the information surfaces.  The inventions of claims 31-33 relate to an optical disk having information surfaces from which information is read through the substrate and which includes a recording inhibition area provided in a part of a learning area for trial recording.  1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.  2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.  3. As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:  4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report covers only those claims for which fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:	This International Searching Authority found multiple inventions in this international application, as follows:			
4. No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:	The invention of claim 1 relates to an optical disk having information surfaces on which projecting/recessed prepits having optical depths or heights of identification signals different with the information surfaces.  The inventions of claims 2-28 relate to a recording/reproducing method in which the intensity of light emitted, servo gain, equalizer characteristics, tilt position are set for each information surface.  The inventions of claims 29-30 relate to a recording method in which the intensity of light emitted and the recording waveform during recording are set according to the recording mark density on the information surfaces.  The inventions of claims 31-33 relate to an optical disk having information surfaces from which information is read through the substrate and which includes a recording inhibition area provided in a part of a learning area for trial recording.  1. As all required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers all searchable claims.  2. As all searchable claims could be searched without effort justifying an additional fee, this Authority did not invite payment of any additional fee.  As only some of the required additional search fees were timely paid by the applicant, this international search report covers			
Remark on Protest  The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.  No protest accompanied the payment of additional search fees.	only those claims for which fees were paid, specifically claims Nos.:  No required additional search fees were timely paid by the applicant. Consequently, this international search report is restricted to the invention first mentioned in the claims; it is covered by claims Nos.:  Remark on Protest  The additional search fees were accompanied by the applicant's protest.			

## 発明の属する分野の分類(国際特許分類(IPC))

Int. Cl' G11B7/007, G11B7/0045, G11B7/005, G11B7/30, G11B7/09, G11B7/24

#### 調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int.  $C1^7$  G11B7/00-7/013, G11B7/30, · G11B7/09, G11B7/24

#### 最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

日本国実用新案公報

1922-1996年

日本国公開実用新案公報 1971-2000年

日本国登録実用新案公報 1994-2000年

日本国実用新案登録公報 1996-2000年

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

C. 関連する	ろと認められる文献	
引用文献の		関連する
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	請求の範囲の番号
x	JP, 11-39657, A (株式会社東芝)	1
	12.2月.1999 (12.02.99)	
	全文(ファミリーなし)	
x	JP, 11-3550, A (株式会社ニコン)	2-28,
	6. 1月. 1999 (06. 01. 99)	29-30
	全文(ファミリーなし)	

# C欄の続きにも文献が列挙されている。

□ パテントファミリーに関する別紙を参照。

- \* 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「〇」口頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「PI国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

12.09.00 国際調査を完了した日 国際調査報告の発送日 01.09.00 5 D 9646 国際調査機関の名称及びあて先 特許庁審査官(権限のある職員) 日本国特許庁 (ISA/JP) 殿川 雅也 郵便番号100-8915 電話番号 03-3581-1101 内線 3550 東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

C (続き).					
引用文献の カテゴリー*		関連する 請求の範囲の番号			
X	JP, 11-25467, A (株式会社ニコン) 29. 1月. 1999 (29. 01. 99) 全文 (ファミリーなし)	2-28			
х	EP, 807926, A (PIONEER ELECTRONIC CORP) 19.11月.1997 (19.11.97) 全文 & JP, 9-305988, A	2-28			
х	EP, 724256, A (VICTOR COMPANY OF JAPAN) 31.7月.1996 (31.07.96) 全文 & JP, 9-147391, A	2-28, 29-30			
х	JP, 9-320084, A (ソニー株式会社) 12.12月.1997 (12.12.97) 全文 (ファミリーなし)	1 6			
	<u>.</u>				
		·			
	•				
-					

様式PCT/ISA/210 (第2ページの続き) (1998年7月)

# 国際調査報告

国際出願番号 PCT/JP00/04026

	請求の範囲の一部の調査ができないときの意見(第1ページの2の続き) 第3項(PCT17条(2)(a))の規定により、この国際調査報告は次の理由により請求の範囲の一部について作
成しなか	
1.	請求の範囲は、この国際調査機関が調査をすることを要しない対象に係るものである。 つまり、
2.	請求の範囲 は、有意義な国際調査をすることができる程度まで所定の要件を満たしていない国際出願の部分に係るものである。つまり、
3. 🗌	請求の範囲 は、従属請求の範囲であってPCT規則6.4(a)の第2文及び第3文の規定に 従って記載されていない。
第Ⅱ欄	発明の単一性が欠如しているときの意見(第1ページの3の続き)
次に述	べるようにこの国際出願に二以上の発明があるとこの国際調査機関は認めた。
プリ請の請記請	求の範囲1は、識別信号の光学的な深さもしくは高さが複数の情報面で異なる凹凸状のピットからなる光ディスクに関する。  求の範囲2-28は、出射光量、サーボゲイン、イコライザ特性、チルト位置などを複情報面毎に設定する記録再生方法に関する。  求の範囲29-30は、それぞれの情報面の記録マーク密度に応じて記録時の出射光量  録波形を設定する記録方法に関する。  求の範囲31-33は、基板を通して読み出される情報面について、ためし記録を行う  領域の一部に記録禁止領域を設けた光ディスクに関する。
	出願人が必要な追加調査手数料をすべて期間内に納付したので、この国際調査報告は、すべての調査可能な請求 の範囲について作成した。
	追加調査手数料を要求するまでもなく、すべての調査可能な請求の範囲について調査することができたので、追 加調査手数料の納付を求めなかった。
	出願人が必要な追加調査手数料を一部のみしか期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、手数料の納付のあった次の請求の範囲のみについて作成した。
	出願人が必要な追加調査手数料を期間内に納付しなかったので、この国際調査報告は、請求の範囲の最初に記載 されている発明に係る次の請求の範囲について作成した。
追加調査	手数料の異議の申立てに関する注意
	追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがあった。 追加調査手数料の納付と共に出願人から異議申立てがなかった。
ث ا	VENNIHATE 1 NOT 1 CAUSE CONTEMPED AND ACROST OF A N. O. P. A. O. P

#### 特許協力多約

10/018363

出願人又は代理人

PCT

国際予備審査報告

REC'D 1 6 NOV 2001

WIPO

今後の手続きについては、国際予備審査報告の送付通知(様式PCT/

電話番号 03-3581-1101 内線

PCT

(法第12条、法施行規則第56条) [PCT36条及びPCT規則70]

の番類記号 661867		IPEA/41	16)を参照するこ	٤
国際出願番号 PCT/JP00/04026	国際出願日 (日.月.年) 2	21.06.00	優先日 (日.月.年) <sup>2</sup>	2.06.99
国際特許分類(IPC) Int.C		007, G11B7/0 30, G11B7/0		
出願人(氏名又は名称)	出願人(氏名又は名称) 松下電器産業株式会社			
1. 国際予備審査機関が作成したこの国	國際予備審査報告を	法施行規則第57条(PC	CT36条)の規定	に従い送付する。.
   2. この国際予備審査報告は、この表紀	氏を含めて全部で _	<u>5</u> ~->	<b>ジからなる。</b>	
この国際予備審査報告には、所 査機関に対してした訂正を含む				又はこの国際予備審
(PCT規則70.16及びPCT)				ļ
この附属書類は、全部で	ページで	<i>හ</i> වං 	- RF	CEIVED
3. この国際予備審査報告は、次の内容	<b>浮を含む。</b>			
I X 国際予備審査報告の基礎			JUI	N 2 1 2002
			Technolo	Ogy Center 2600
Ⅱ     優先権	-			as center 5600
Ⅲ ∭ 新規性、進歩性又は産業	上の利用可能性につ	<b>かいての国際予備審査報</b>	告の不作成	
IV X 発明の単一性の欠如				
_	=			それを裏付けるため
の文献及び説明 VI bる種の引用文献	の文献及び説明 VI			
VII 国際出願の不備				`
Ⅷ ■ 国際出願に対する意見				
				·
•				
国際予備審査の請求書を受理した日 12.10.00 国際予備審査報告を作成した日 07.11.01				
名称及びあて先 日本国特許庁(IPEA/JP) 郵便番号100-8915 東京都千代田区霞が関三丁目4番	特許庁審査官 (権限の 殿川 雅も		5D 9646	

3 5 5 0

Ι.	[	国際予備審査報	報告の基礎	
1.	ŗ		審査報告は下記の出願書類に基づいて作成された。(法第6条(PCT に提出された差し替え用紙は、この報告書において「出願時」とし、本報 . 16, 70. 17)	
	X	出願時の国際	際出願書類	
		明細書 明細書 明細書	第       ページ、 出願時に提出されたもの         第       ページ、 国際予備審査の請求書とまる         第       ページ、	はに提出されたもの けの書簡と共に提出されたもの
		請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲 請求の範囲	第       項、       PCT19条の規定に基づ         第       項、       国際予備審査の請求書と考	
		図面 図面 図面	第       ページ/図、 出願時に提出されたもの         第       ページ/図、 国際予備審査の請求書とま         第       ページ/図、	‡に提出されたもの 対の書簡と共に提出されたもの
		明細書の配列	列表の部分 第       ページ、 出願時に提出されたもの         列表の部分 第       ページ、 国際予備審査の請求書とま         列表の部分 第       ページ、 (イージ、)	tに提出されたもの tの書簡と共に提出されたもの
2.	-	上記の出願書類	類の言語は、下記に示す場合を除くほか、この国際出願の言語である。	
	-	上記の書類は、	、下記の音語である 語である。	
	[ [ [	PCT規	そのために提出されたPCT規則23.1(b)にいう翻訳文の言語 見則48.3(b)にいう国際公開の言語 6審査のために提出されたPCT規則55.2または55.3にいう翻訳文の言語	•
З.	:	この国際出願に	は、ヌクレオチド又はアミノ酸配列を含んでおり、次の配列表に基づき目	国際予備審査報告を行った。
	[	この国際	農出願に含まれる書面による配列表	į
		=	<b>発出願と共に提出されたフレキシブルディスクによる配列表</b>	
	Į.	=	こ、この国際予備審査(または調査)機関に提出された書面による配列表	
	[ [	=	C、この国際予備審査(または調査)機関に提出されたフレキシブルディ C提出した客面による配列表が出願時における国際出願の開示の範囲を超	
	[	書面によ	はがあった こる配列表に記載した配列とフレキシブルディスクによる配列表に記録し はがあった。	た配列が同一である旨の陳述
4.	*	前正により、下 明細書	下記の書類が削除された。 第	
		請求の範囲		
		図面	図面の第 ページ/図	
5.		れるので、そ	開審査報告は、補充欄に示したように、補正が出願時における開示の範囲 その補正がされなかったものとして作成した。(PCT規則70.2(c) このける判断の際に考慮しなければならず、本報告に添付する。)	

IV. 発明の単一性の欠如				
1. 請求の範囲の減縮又は追加手数料の納付の求めに対して、出願人は、				
□ 請求の範囲を減縮した。 □ 請求の範囲を減縮した。				
□ 追加手数料を納付した。				
追加手数料の納付と共に異議を申立てた。				
□ 請求の範囲の減縮も、追加手数料の納付もしなかった。				
2 X 国際予備審査機関は、次の理由により発明の単一性の要件を満たしていないと判断したが、PCT規則68.1の規定に従い、請求の範囲の減縮及び追加手数料の納付を出願人に求めないこととした。				
3. 国際予備審査機関は、PCT規則13.1、13.2及び13.3に規定する発明の単一性を次のように判断する。				
□ 満足する。				
X 以下の理由により満足しない。				
請求の範囲1は、識別信号の光学的な深さもしくは高さが複数の情報面で異なる凹凸状のプリピットからなる光ディスクに関する。 請求の範囲2-28は、出射光量、サーボゲイン、イコライザ特性、チルト位置などを複数の情報面毎に設定する記録再生方法に関する。 請求の範囲29-30は、それぞれの情報面の記録マーク密度に応じて記録時の出射光量や記録波形を設定する記録方法に関する。 請求の範囲31-33は、基板を通して読み出される情報面について、試し記録を行う学習領域の一部に記録禁止領域を設けた光ディスクに関する。				
4. したがって、この国際予備審査報告書を作成するに際して、国際出願の次の部分を、国際予備審査の対象にした。				
X すべての部分				
[ 請求の範囲 に関する部分				

#### 国際予備審査報告

V. 新規性、進歩性又は産業上の利用可能性についての法第12条 (PCT35条(2)) に定める見解、それを裏付ける 文献及び説明

#### 1. 見解

有 請求の範囲 1, 31-32新規性(N) 2-30, 33請求の範囲 有 進歩性(IS) 請求の範囲 31 - 32請求の範囲 1-30,33 有 産業上の利用可能性(IA) 請求の範囲 無 請求の範囲

2. 文献及び説明 (PCT規則70.7)

#### 請求の範囲1

文献1: JP 11-39657 A (株式会社東芝)

12.2月.1999(12.02.99)、全文

には、複数の基板の各情報記録面に対して選択的に光を集光させたときに、それぞれの情報記録面から得られた反射光のレベルが等しくなるように、ピットの深さを各情報記録面毎に異ならせた光ディスクが記載されている。また、凹部及び凸部の両方を記録トラックとし、凹凸上のプリピットからなる識別信号を備えた光ディスクの情報記録面構造は当業者にとって自明のものであるから、請求の範囲1に記載された発明は進歩性を有しない。

請求の範囲2-3, 5-6, 8-12, 14-15, 17-28, 29-30, 33

文献2: JP 11-3550 A (株式会社ニコン)

6. 1月. 1999 (06. 01. 99)、全文

には、複数の記録層を有する光ディスクの各層の記録層に対して、情報の記録、消去又は再生を行う情報記録再生装置であって、各情報層毎に記録条件(試し書きによる最適記録パワー強度設定)や再生条件(再生パワーレベル、サーボのゲイン調整やオフセット調整、再生時の高調波重畳)を最適な値に調整する技術が記載されており、請求の範囲2-3, 5-6, 8-12, 14-15, 17-28, 29-30, 33に記載された発明は、上記文献 2に記載された技術の一部をなすものであるから、新規性を有しない。

請求の範囲5-6, 8-10, 14-15, 17-21

文献3: JP 11-25467 A (株式会社ニコン)

29.1月.1999(29.01.99)、全文

には、複数の記録層を有する光ディスクの記録層に対して、情報の記録、消去、再生を行う情報 記録再生装置において、各記録層毎にフォーカシング移動手段及びトラッキング移動手段のサーボゲインやサーボオフセットを最適な値に調整する技術が記載されており、請求の範囲 5-6, 8-10, 14-15, 17-21 に記載された発明は、上記文献 3 に記載された技術の一部をなすものであるから、新規性を有しない。

## 補充欄 (いずれかの欄の大きさが足りない場合に使用すること)

#### 第 V.2 欄の続き

請求の範囲2-6, 8-15, 17-21, 29-30, 33

文献4:EP 807926 A (PIONEER ELECTRONIC CORP) 19.11月.1997(19.11.97),全文

には、RF信号、トラッキングサーボ信号、フォーカスサーボ信号について、複数の多層ディスクの各信号面毎にそのイコライザ値、ゲイン値を調整する技術が記載されており、請求の範囲2-6, 8-15, 17-21, 29-30, 33に記載された発明は上記文献4に記載された技術の一部をなすものであるから、新規性を有しない。

請求の範囲2-3,8-11,14-15,17-28,29-30,33

文献 5 : EP 7 2 4 2 5 6 A (VICTOR COMPANY OF JAPAN)

31.7月.1996 (31.07.96),全文

には、DVDなどのように複数の記録層毎に反射率が異なっていたりデータの記録密度が異なる光ディスクに対して、各記録層毎に最適なサーボオフセット、サーボゲイン、サーボバランス、記録レーザパワー、再生レーザパワーを設定する技術が記載されており、請求の範囲 2-3, 8-11, 14-15, 17-28, 29-30, 33に記載された発明は上記文献 5に記載された技術の一部をなすものであるから、新規性を有しない。

請求の範囲7,16

文献6: JP 9-320084 A (ソニー株式会社)

12.12月.1997 (12.12.97),全文

には、多層光ディスクの情報信号記録面の傾きを測定する装置、及びスキュー調整機構によって スキュー補正を行うという課題が記載されており、請求の範囲7,16に記載された発明は上記 文献6に記載された技術の一部をなすものであるから、新規性を有しない。

請求の範囲31-32

第1の情報面及び第2の情報面を備えた光ディスクであって、それぞれの情報面にユーザーデータ領域と、試し記録を行う学習領域と再生専用領域とが別れて配置され、第1の情報面の学習領域の一定の領域に記録禁止領域を設ける点については、国際調査報告で列記した文献のいずれにも、記載も示唆もされていない。

# **PCT**

# NOTIFICATION CONCERNING SUBMISSION OR TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENT

(PCT Administrative Instructions, Section 411)

#### From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

AOYAMA, Tamotsu Aoyama & Partners IMP Building 3-7, Shiromi 1-chome Chuo-ku, Osaka-shi Osaka 540-0001 JAPON



Date of mailing (day/month/year) 13 October 2000 (13.10.00)	·
Applicant's or agent's file reference 661867	IMPORTANT NOTIFICATION
International application No. PCT/JP00/04026	International filing date (day/month/year) 21 June 2000 (21.06.00)
International publication date (day/month/year)  Not yet published	Priority date (day/month/year) 22 June 1999 (22.06.99)
Applicant	

MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD. et al

- 1. The applicant is hereby notified of the date of receipt (except where the letters "NR" appear in the right-hand column) by the International Bureau of the priority document(s) relating to the earlier application(s) indicated below. Unless otherwise indicated by an asterisk appearing next to a date of receipt, or by the letters "NR", in the right-hand column, the priority document concerned was submitted or transmitted to the International Bureau in compliance with Rule 17.1(a) or (b).
- 2. This updates and replaces any previously issued notification concerning submission or transmittal of priority documents.
- 3. An asterisk(\*) appearing next to a date of receipt, in the right-hand column, denotes a priority document submitted or transmitted to the International Bureau but not in compliance with Rule 17.1(a) or (b). In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.
- 4. The letters "NR" appearing in the right-hand column denote a priority document which was not received by the International Bureau or which the applicant did not request the receiving Office to prepare and transmit to the International Bureau, as provided by Rule 17.1(a) or (b), respectively. In such a case, the attention of the applicant is directed to Rule 17.1(c) which provides that no designated Office may disregard the priority claim concerned before giving the applicant an opportunity, upon entry into the national phase, to furnish the priority document within a time limit which is reasonable under the circumstances.

Priority date	Priority application No.	Country or regional Office or PCT receiving Office	Date of receipt of priority document
22 June 1999 (22.06.99)	11/174986	JP	11 Augu 2000 (11.08.00)
07 Sept 1999 (07.09.99)	11/252394	JP	11 Augu 2000 (11.08.00)
16 Dece 1999 (16.12.99)	11/357227	JP	11 Augu 2000 (11.08.00)

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Tessadel PAMPLIEGA tap

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Telephone No. (41-22) 338.83.38

903583951 分間方式

# (19) 世界知的所有権機関 国際事務局



# 

# (43) 国際公開日 2000 年12 月28 日 (28.12.2000)

# · PCT

# (10) 国際公開番号 WO 00/79525 A1

(51) 国際特許分類7:

G11B 7/007,

7/0045, 7/005, 7/30, 7/09, 7/24

G115 //00/,

(21) 国際出願番号:

PCT/JP00/04026

(22) 国際出願日:

2000年6月21日(21.06.2000)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願平11/174986 1999年6月22日(22.06.1999) JP 特願平11/252394 1999年9月7日(07.09.1999) JP 特願平11/357227

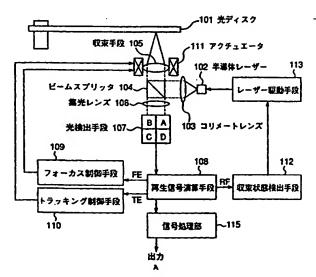
1999年12月16日(16.12.1999) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒571-8501 大阪府門真市大字門真1006番地 Osaka (JP).

- (72) 発明者; および
- (75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中村敦史 (NAKA-MURA, Atsushi) [JP/JP]; 〒571-0064 大阪府門真市御堂町25-3 松幸寮 Osaka (JP). 東海林衛 (SHOJI, Mamoru) [JP/JP]; 〒591-8032 大阪府堺市百舌鳥梅町3-13-4-805 Osaka (JP). 石田 隆 (ISHIDA, Takashi) [JP/JP]; 〒614-8331 京都府八幡市橋本意足13-14 Kyoto (JP).
- (74) 代理人: 青山 葆、外(AOYAMA, Tamotsu et al.); 〒 540-0001 大阪府大阪市中央区城見1丁目3番7号 IMP ビル 青山特許事務所 Osaka (JP).
- (81) 指定国 (国内): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW.
- (84) 指定国 (広域): ARIPO 特許 (GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM.

/続葉有/

- (54) Title: OPTICAL DISK, OPTICAL DISK DEVICE, AND REPRODUCING METHOD FOR OPTICAL DISK
- (54) 発明の名称: 光ディスク、光ディスク装置および光ディスクの再生方法



101...OPTICAL DISK

105...FOCUSING MEANS

111...ACTUATOR

102...SEMICONDUCTOR LASER

104...BEAM SPLITTER

106...CONDENSER LENS 107...LIGHT SENSING MEANS

103...COLLINATING LENS

113...LASER DRIVE MEANS

109...FOCUSING CONTROL HEARS
110...TRANCKING CONTROL HEARS

108...REPRODUCED SIGNAL OPERATING MEANS

115...SIGNAL PROCESSING HEARS

112...FOCUSED STATE SENSING MEANS

A...OUTPUT

V 0 00/ 19343 1

(57) Abstract: Optimum recording/reproducing characteristics are obtained for each information surface on which a light beam spot is focused so as to record/reproduce information on/from an optical disk having information surfaces. Identification information comprising prepits formed of projecting/recessed pits having optical depths/heights different with the information surfaces is given to the information surfaces. One of the intensity of light emitted, equalizer characteristic, tracking servo characteristic, focus servo characteristic, tilt adjustment, and recording waveform is set for each information surface. The intensity of light emitted and the recording waveform during the recording are separately set according to the recording mark density on each information surface. A part of a learning area for trial recording before reading information through a substrate is provided in a recording inhibition area.

LU, MC, NL, PT, SE), OAPI 特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, のガイダンスノート」を参照。 CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ特許 2文字コード及び他の略語については、 定期発行される (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語

#### 添付公開書類:

国際調査報告書

(57) 要約:

複数の情報面を持つ光ディスクに記録再生を行う際に、光スポット が集束されている情報面毎に最適な記録再生特性を得る。

複数の情報面で異なる光学的な深さもしくは高さである凹凸ピット により形成されたプリピットからなる識別情報を各情報面に設ける。 また、再生時や記録時の出射光量、イコライザ特性、トラッキングサ ーボ特性、フォーカスサーボ特性、チルト調整、記録波形のいずれか を複数の情報面毎に設定する。複数の情報面の夫々の面の記録マーク 密度に応じて記録時の出射光量や記録波形を別々に設定する。さら に、基板を通して情報を読み出す際に、試し記録を行う学習領域の一 部を記録禁止領域に設定する。

# 明 細 書

光ディスク、光ディスク装置および光ディスクの再生方法

## 5 技術分野

15

20

25

本発明は、レーザ光を光ディスク媒体に照射することで情報の記録を行う光ディスクとその光ディスク装置に関するものである。

# 背景技術

10 近年、光ディスク装置は大容量のデータを記録再生する手段として盛んに開発 が行われ、より高い記録密度を達成するためのアプローチがなされており、その 中の一つの方式に、結晶-非結晶間の可逆的な状態変化を利用した相変化型光ディスク装置がある。

相変化型の光ディスク装置では、基板上の記録薄膜をレーザー光照射によって加熱昇温させ、その構造に結晶学的な相変化を起こさせて情報の記録・消去をおこなう。結晶部をアモルファス化するピークパワーと、アモルファス部を結晶化するバイアスパワーの2つのパワーで半導体レーザを光ディスク媒体に照射させることにより、光ディスク媒体上にマーク(アモルファス部)と、マークに挟まれたスペース(結晶部)を形成する。記録されたマークとスペースは、反射率が異なり、光ディスク上に集光された光スポットにより前記マークとスペースの反射率の違いを信号として検出して、情報を読み出す。

これらマークおよびスペースは、ディスク上の案内溝のランド部とグループ部 の両方のトラックに記録されるランド・グループ記録技術がある。

光ディスク媒体上には、あらかじめ生産工場で、案内溝と同時にディスク上の 位置(番地)を示すアドレス情報を一定の間隔毎に凹凸のピットで形成している (プリピットアドレス)。アドレス領域では、ピットのあるなしとそれらの長さ の変化によって条件を表現している。

従来の光ディスク装置の構成図を図2に示す。

図2において、201は光ディスク、202は半導体レーザー、203は半導

体レーザーから出射された光ビームを平行ビームにするコリメートレンズ、204はビームスプリッタ、205は光ビームを光ディスク面上に集光する収束手段、206は光ディスクによって反射回折された光ビームを光検出手段に集光する集光レンズ、207は集光レンズで集光された光を受光する光検出手段、208は光検出手段の出力電圧を四則演算する再生信号演算手段、209は光スポットを光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカス制御手段、210は光スポットを光ディスクのトラック上に位置制御するトラッキング制御手段、211は収束手段を動かすアクチュエータ、212は半導体レーザーを駆動するレーザー駆動手段、215は信号処理部である。

10

15

20

25

5

## 発明の開示

# (発明が解決しようとする技術的課題)

しかしながら従来の構成では、光ディスクの片面一方から複数の情報面を有している光ディスクに情報を記録再生する場合、第2層(内層)にあらかじめプリピットされているアドレスを読み出すときに、第2層に到達するビームの光量は、第1層(表面層)の吸収と反射によってロスし、第1層を透過する光の透過率に比例する。

第2層に到達した光は、第2層のプリピットアドレスで反射回折され、第1層 を再び透過して、光検出手段に到達する。光検出手段の到達するビームの光量は、 第1層の透過率の2乗と第2層での反射率に比例する。

例えば、第1層の透過率が50%の場合、第2層に到達した光が第1層を透過して第2層で回折し、再び第1層を透過して光検出手段上に戻る光量は、第1層での光量を1とすると、1×0.5×0.5×R2=0.25×R2となる。ここでR2は第2層の反射率である。第1層と第2層の記録層の記録マークとスペースの反射率差(ΔR)が等しい光学特性を持った光ディスクにおいて、プリピットで回折された光が光検出手段上に戻ってくる光量は、第1層の透過率の2乗と第2層の反射率に依存し、第1層の透過率が小さい場合あるいは、第2層の反射率が小さい場合には、第1層と第2層のプリピットアドレスの信号振幅に差が生じ、第2層のプリピットアドレスを正確に読み出すことが困難であった。

10

15

20

25

本発明は、上述の課題をすべて解決するものであり、収束状態判別手段によって、光スポットがフォーカスされている記録層を検出し、信号品質改善手段によって、光スポットが収束している記録層に応じた最適な信号品質が得られるように再生信号品質を改善し、第2層のプリピットアドレスの再生信号特性を改善することを目的とする。

## (その解決方法)

前記の問題点を解決するために本発明の光ディスクは、複数の情報面を持つ光ディスクであって、各々の情報面がスパイラルもしくは同心円状に形成された凹部と前記凹部の間の凸部の両方を記録トラックとし、ディスク上の位置などを表す識別信号を予め形成し、光ビームの照射による局所的光学定数もしくは物理的形状の変化を利用して情報信号を記録する光ディスクであって、前記識別信号は、光学的な深さもしくは高さが複数の情報面で異なる凹凸状のプリピットからなることを特徴とする。

また、本発明の光ディスク装置は、複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動手段と、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動手段により駆動された半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御手段と、前記収束された光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出手段と、前記光ディスクの複数の情報面に照射されている光ビームの収束状態を検出する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の検出値からレーザー駆動手段を制御し、光ビームの再生時の出射光量を前記光ディスクの複数の情報面ごとに設定することを特徴とする。

また、本発明の光ディスク装置は、複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動手段と、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動手段により駆動された半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク

10

15

20

25

面上に焦点位置制御するフォーカス制御手段と、前記収束手段により収束された 光ビームの収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御手段と、前記収束された光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受 光する光検出手段と、前記光検出手段の出力値の利得を切替え制御する利得制御 手段と、前記光ディスクの複数の情報面に照射されている光ビームの収束状態を 検出する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の検出値から、利得制御手 段を制御し、前記光検出手段の出力電圧を前記光ディスクの複数の情報面ごとに 設定することを特徴とする。

また、本発明の光ディスク装置は、複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動手段と、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動手段により駆動された半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御手段と、前記収束された光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出手段と、前記光検出手段の出力値のイコライザ特性を制御するイコライザ制御手段と、前記光ディスクの複数の情報面に照射されている光ビームの収束状態を検出する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の検出値から、前記光ディスクの複数の情報面ごとにイコライザ特性を設定することを特徴とする。

また、本発明の光ディスク装置は、複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動手段と、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動手段により駆動された半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御手段と、前記収束された光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出手段と、前記光ディスクの複数の情報面に照射されている光ビームの収束状態を検出する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の検出値から、

10

15

20

25

 $\cdot$ : :

前記光ディスクの複数の情報面ごとにフォーカス位置を設定することを特徴とする。

また、本発明の光ディスク装置は、複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動手段と、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動手段により駆動された半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御手段と、前記収束された光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出手段と、前記光ディスクの複数の情報面に照射されている光ビームの収束状態を検出する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の検出値から、前記光ディスクの複数の情報面ごとにトラッキング位置を設定することを特徴とする。

また、本発明の光ディスク装置は、複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動手段と、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動手段により駆動された半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上の収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点の前記光ディスク面上の傾きを制御するチルト制御手段と、前記収束された光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出手段と、前記光ディスクの複数の情報面に照射されている光ビームの収束状態を検出する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の検出値から、前記光ディスクの複数の情報面ごとにチルト位置を設定することを特徴とする。

## 図面の簡単な説明

図1は、本発明の実施の形態1および実施の形態5における光ディスク装置の 構成図。

15

20

25

図2は、従来の光ディスク装置の構成図。

図3は、本発明の実施の形態1における光ディスク装置で記録再生する光ディスクの構成図。

図4は、本発明の実施の形態1における光ディスク装置での記録再生原理を説明するのための図。

図5は、本発明の実施の形態1における光ディスク装置の収束状態検出手段を 説明するための図。

図6は、本発明の実施の形態3における光ディスク装置の収束状態検出手段を 説明するための図。

10 図7は、本発明の実施の形態4における光ディスク装置の収束状態検出手段を説明するための図。

図8A, 8B, 8C, 8Dは、本発明の実施の形態1における光ディスクの構成図。

図9は、本発明の実施の形態4における光ディスク装置の信号品質改善後の波 形を説明するための図。

図10は、本発明の実施の形態1における光ディスクを説明するための図。

図11は、本発明の実施の形態6における光ディスクを説明するための図。

図12は、本発明の実施の形態7における光ディスクを説明するための図。

図13は、本発明の実施の形態8における光ディスクを説明するための図。

図14は、本発明の実施の形態9における光ディスクを説明するための図。

図15は、本発明の実施の形態10における光ディスクを説明するための図。

図16A, Bは、本発明の実施の形態7におけるイコライザ特性を説明するための図。

図17は、本発明の実施の形態8におけるフォーカス位置を説明するための図。

図18は、本発明の実施の形態9におけるトラッキング位置を説明するための図。

図19は、本発明の実施の形態10におけるラジアルチルトを説明するための図。

図20は、本発明の実施の形態10におけるタンジェンシャルチルト光ディス

15

クを説明するための図。

図21は、本発明の実施の形態2における光ディスク装置の収束状態検出手段 を説明するための図。

図23は、従来の光ディスク装置で記録再生原理を説明するための図。

図24は、従来の光ディスク装置で記録再生原理を説明するための図。

図25は、従来のディスク装置で記録再生した実験結果を表した図。

図26は、本発明の実施の形態11における光ディスク装置で記録再生した実験結果を表した図。

図27は、本発明の実施の形態12におけるディスク装置の構成図。

図28は、本発明の実施の形態12における記録補償の原理を説明するための図。

図29は、本発明の実施の形態12における記録補償の原理を説明するための図。

図30は、本発明の実施の形態11におけるディスク装置の構成図。

図31は、本発明の実施の形態13を説明した図。

図32は、本発明の実施の形態13における記録再生手順を表したフローチャート。

20 図33は、本発明の実施の形態14における記録再生手順を表したフローチャート。

図34は、本発明の実施の形態1における光ディスク装置で記録再生する光ディスクを表した図。

図35は、本発明の実施の形態15および16における光ディスクの構成図。

25 図36は、本発明の実施の形態14における記録補償の原理を説明するための 図。

# 発明を実施するための最良の形態

(実施の形態1)

10

15

20

25

以下本発明の実施の形態1について、図面を参照しながら説明する。

図1に本発明の実施の形態1における光ディスク装置の構成図を示す。

図1において、101は光ディスク、102は半導体レーザー、103はコリメートレンズ、104はビームスプリッタ、105は収束手段、106は集光レンズ、107は光検出手段、108は再生信号演算手段、109はフォーカス制御手段、110はトラッキング制御手段、111はアクチュエータ、112は収束状態検出手段、113はレーザー駆動手段、115は信号処理部である。

次に、再生動作の説明をする。

光ディスク101は、例えば2つの情報面を持った光ディスクであり、光スポットは光ディスク101の2つの情報面のうちのいずれか一方に収束されて情報を読み出す。

半導体レーザー102から出射された光ビームは、コリメートレンズ103、ビームスプリッタ104、収束手段105を通って、光ディスク101上の2つの情報面のうちの一方に集光される。集光された光スポットは、光ディスク101上で反射回折され、収束手段105、ビームスプリッタ104、集光レンズ106を通って、光検出手段107に集光される。集光された光は、光検出手段上の各受光素子A,B、C,Dの光量に応じた電圧信号を出力し、再生信号演算回路108で、前記電圧信号を四則演算する。

再生信号演算手段の出力であるFE信号は、フォーカス制御手段109に送信される。再生信号演算手段の出力であるTE信号はトラッキング制御手段110に送信される。再生信号演算手段の出力であるRF信号は、収束状態検出手段112に送信される。

フォーカス位置制御手段109はFE信号に応じた電圧出力によって、アクチュエータ111を駆動し、光スポットを光ディスク101の2つの情報面のうちのいずれか一方の面上に焦点位置制御する。

トラッキング位置制御手段110はTE信号に応じた電圧出力によって、アクチュエータ111を駆動し、光スポットを光ディスク101の2つの情報面のうちのいずれか一方の面上の所望のトラック位置にトラッキング位置制御する。

フォーカス位置制御およびトラッキング位置制御された光スポットによって、

10

15

20

25

光ディスク上の凹凸のプリピットあるいは、相変化光ディスクの反射率の異なる 濃淡のマークとスペースを読み出すことによって、光ディスク上に記録された情報を読み出す。

収束状態検出手段112は、RF信号に応じて、光スポットが光ディスク10 1上の2つの情報面のうちいずれの面に収束されているかを検出する。収束状態 検出手段112の検出値は、レーザー駆動手段113に送信され、半導体レーザ -102の光出力を制御する。

次に、光ディスク101の構成について図3を用いて説明する。

図3は、2つの情報面を持つ光ディスクの光学特性の一例を説明した図である。 2つの情報面のうち光ビームの入射側を第1層の情報面とし、第2層の情報面 には第1層を透過した光ビームのみ到達する。

第1層の構成について説明する。相変化型の光ディスク装置では、結晶部をアモルファス化するピークパワーと、アモルファス部を結晶化するバイアスパワーの2つのパワーで半導体レーザを光ディスク媒体に照射させることにより、光ディスク媒体上にマーク(アモルファス部)と、マークに挟まれたスペース(結晶部)を形成する。

結晶部の光学特性は、第1層結晶反射率301は9%、第1層結晶吸収率30 2は41%、第1層の結晶透過率303は50%である。ここでパーセントは、 照射された光ビームの強さを100%とした場合を言う。

アモルファス部の光学特性は、第1層アモルファス反射率304は3%、第2 層アモルファス吸収率305は27%、第1層アモルファス透過率306は7 0%である。

第1層のデータ領域から検出される信号は、前記第1層結晶反射率301と第 1層アモルファス反射率304の差(ΔR1)が第1層で検出される信号に対応 する。この時第1層のΔR1は6%である。

第2層の構成について説明する。

結晶部の光学特性は、第2層結晶反射率307は13%、第2層結晶吸収率308は65%、第2層の結晶透過率309は22%である。

アモルファス部の光学特性は、第2層アモルファス反射率310は37%、第

. 2

10

15

20

25

2層アモルファス吸収率311は37%、第2層アモルファス透過率312は26%である。

第2層のデータ領域から検出される信号は、前記第2層結晶反射率307と第2層アモルファス反射率310の差(ΔR2)が第2層で検出される信号に対応する。

但し、第2層の情報面には第1層の情報面を透過した光のみ到達することができる。また、同様に、第2層で反射および回折された光のうち光検出手段に戻る 光は、第1層を透過した光のみ到達することができる。

第1層の透過率は結晶部とアモルファス部で異なり、結晶部では50%、アモルファス部では、70%である。このとき、ディスク初期化後の状態を考慮して、第1層が全面にわたり結晶状態である場合を考える。第1層が全面にわたって結晶状態の場合、第1層結晶透過率303は50%であるので、第2層に到達する光は50%である。この光のうち、さらに第2層を反射回折して再び第1層を透過すると、第2層を反射解説した光のうち50%が透過する。つまり、第1層を透過して第2層に到達した光が再び第1層を透過することで50%×50%=25%の光量のロスが生じる。これによって、第2層の信号振幅(ΔR2)は、第2層の結晶状態の反射率と第2層アモルファス反射率の差に第1層を往復するロス25%を掛け合わせたものになり、これはΔR2=-24%×25%=-6%となる。ここでΔR1およびΔR2の演算中の結晶反射率とアモルファス反射率の差の部分の計算は、(結晶反射率)一(アモルファス反射率)とした。第2層のΔR2がマイナスになる理由は、第2層結晶反射率<第2層アモルファス反射率のためである。

2つの情報面を持った光ディスクにおいて、前記のような光学特性にすることで、第1層のデータ領域と第2層のデータ領域の信号振幅をバランスさせ、第1層と第2層の区別なく安定した信号品質を確保することが可能である。

次に情報の記録再生に至るまでの流れを図4を用いて説明する。

光ディスク装置に光ディスクが挿入されるとレーザー駆動ステップ(レーザー 駆動手段113)によりレーザーが発光する(レーザーON)。光スポットは光 ディスクの任意の半径位置と任意の層のトラックにフォーカス制御ステップ(フ

10

15

25

オーカス制御手段109)により焦点位置制御される(フォーカスON)。トラッキング制御ステップ(トラッキング制御手段110)により光スポットを第1層の任意のトラックに位置制御する(トラッキングON)。収束状態判別ステップ(収束状態検出手段112)により、光スポットが収束されている層を判別する(記録層判別)。

収束状態判別ステップで光スポットの収束状態が検出された結果、光スポット が第1層に収束している場合について説明する。

再生信号が第1層に最適になるようにレーザー駆動ステップに命令する(レーザーパワー設定)。レーザー駆動ステップは、半導体レーザーのパワーを最適に制御し、再生信号演算ステップ(再生信号演算手段108)により演算された情報をもとにアドレス情報が正確に検出される(第1層アドレス検出)。その後、第1層の指定されたセクタへのデータ記録再生が開始される。

収束状態判別ステップで光スポットの収束状態が検出された結果、光スポットが第2層に収束している場合について説明する。

再生信号が第2層に最適になるようにレーザー駆動ステップに命令する(レーザーパワー設定)。レーザー駆動ステップは、半導体レーザーのパワーを最適に制御し、再生信号演算ステップにより演算された情報をもとにアドレス情報が正確に検出される(第2層アドレス検出)。その後、第2層の指定されたセクタへのデータ記録再生が開始される。

20 次に図3のような光学特性を持った光ディスクのアドレス領域を再生するとき の再生原理について説明する。

図8Aが光ディスクの第1層の案内溝とアドレス部の模式図である。801が 案内溝であるグループトラック、802が案内溝と案内溝の間に挟まれたランド トラックである。光ディスク媒体上には、あらかじめ生産工場で、案内溝のグル ープトラック801と同時にディスク上の位置(番地)を示すアドレス情報を一 定の間隔毎にプリピット805として形成する。光ディスクの案内溝の途中にプ リピットで形成された領域をアドレス領域806と呼び、その他の案内溝で構成 されていて、データの書き換え可能な領域をデータ領域と呼ぶ。アドレス領域で は、ピットのあるなしとそれらの長さの変化によってアドレス情報を表現してい

10

15

20

25

る。前記アドレス領域には、あらかじめ同じ長さのピットとスペースが繰返し形成されている区間がある。そのうちの前半部繰返しピット列が803。後半部繰返しピット列が804である。前半部繰返しピット列と後半部繰返しピット列は案内溝のグルーブトラック801を中心に内周側と外周側にちどり状に配置されている。グルーブトラックの中心と前半部繰返しピット列の中心の間隔をWa、グルーブトラックの中心と後半部繰返しピット列の中心の間隔をWbとする。繰返しピットと隣接する繰返しピットの間隔はトラックピッチ(Tp)とする。Wa、WbおよびTpのあいだにはWa=Wb=Tp/2の関係が成り立っている。807はプリピットのピット深さをあらわし1層目のプリピットのピット深さをd1、第2層のプリピットのピット深さをd2とする。

図8Aでは第1層の構造を示したが、第2層も第1層と同様の構成である。但 し第2層のピット深さ807はd2となる。

図8Aで示したアドレス領域を光スポットが通過した場合の再生信号波形の模式図を図5に示す。

第1層のアドレス領域を光スポットが走査した場合について説明する。

図5の上半分において、501が第1層前半部繰返しピット列の再生信号波形、502が第1層後半部繰返しピット列の再生信号波形である。503は前記前半部繰返しピット列の再生信号波形の中心値と後半部繰返しピット列の再生信号波形の中心値の平均値のグランドレベル504からの電圧をあらわす。505は第1層のアドレス部の最大信号振幅であり、図3に示した光学特性の光ディスクにおいてアドレス部の最大振幅 AR1は3%となっている。

第2層のアドレス領域を光スポットが走査した場合について説明する。

図5の下半分において、506が第2層前半部繰返しピット列の再生信号波形、507が第2層後半部繰返しピット列の再生信号波形である。508は前記前半部繰返しピット列の再生信号波形の中心値と後半部繰返しピット列の再生信号波形の中心値の平均値のグランドレベル509からの電圧をあらわす。510は第2層のアドレス部の最大信号振幅であり、図3に示した光学特性の光ディスクにおいてアドレス部の最大振幅 AR2は1.1%となっている。

但し、ピットによって回折された光が光検出手段上に戻ってくる光量である鏡

10

15

25

面部に対するプリピットの回折の割合は66%とした。プリピットの深さは第1層と第2層で等しいこととした。前記鏡面部に対するプリピットの回折の割合はプリピットの深さ、幅、長さにより異なり、今の場合66%とした値は一例であり異なる値を取りうる。

ここで、第1層のアドレス部の最大信号振幅505と第2層のアドレス部の最大信号振幅510の間には3倍近くの信号振幅差があり、第1層と第2層の信号 品質の違いから各層で正しくプリピットアドレスを再生できない。

以上のことから図1の112の収束状態検出手段で第1層あるいは第2層のど ちらの層に光スポットが収束しているかを判別し、アドレス領域の信号品質を改 善する必要がある。

第1層と第2層のアドレス部の信号振幅をそろえるために第1層と第2層でプリピットの振幅を変えている。

図10にプリピットの深さとプリピットアドレスの再生信号振幅の関係を示す。 図10の通り光の波長をλとするとプリピットの実効的な溝深さがλ/4の時に、 プリピットアドレスの再生信号振幅が最大となる。

本発明の光ディスクにおいて第1層のプリピットの深さと第2層のプリピット の深さを調整することで、第1層と第2層のプリピットアドレスの振幅差を縮め ることが可能である。

具体例を述べる。

20 図 8 Bに示すように、第 2 層のアドレス振幅を大きくするために、次の構成に する。

 $d 1 < d 2 \leq \lambda / 4$ 

上式は第2層のプリピットの溝深さを λ / 4以下で、λ / 4近辺の溝深さとし、第1層のアドレス振幅を小さくするために、第1層のプリピットの溝深さを第2層のプリピットの深さよりも小さくすることで、第2層のプリピットアドレスからの再生信号振幅を大きくし、第1層のプリピットアドレスからの再生信号振幅を小さくすることで、第1層と第2層のプリピットアドレスからの信号振幅差を縮小することで、第2層のアドレス領域の信号振幅を改善する効果がある。

図8Cに示すように、別の構成として、次のようにしてもよい。

15

20

25

 $d 1 < \lambda / 4 \le d 2 か つ d 1 > (d 2 - \lambda / 4)$ 

上式は第2層のプリピットの構深さをλ/4以上で、λ/4近辺の構深さとし、第1層のアドレス振幅を小さくするために、第1層のプリピットの構深さを(第2層のプリピットの深さ)- (λ/4) よりも小さくすることで、第2層のプリピットアドレスからの再生信号振幅を大きくし、第1層のプリピットアドレスからの再生信号振幅を小さくすることで、第1層と第2層のプリピットアドレスからの信号振幅をかさくすることで、第1層と第2層のプリピットアドレスからの信号振幅差を縮小することで、第2層のアドレス領域の信号振幅を改善する効果がある。

図8Dに示すように、別の構成として、次のようにしてもよい。

10  $\lambda / 4 \leq d 2 < d 1$ 

上式は第2層のプリピットの構深さを λ / 4以上で、 λ / 4近辺の構深さとし、第1層のアドレス振幅を小さくするために、第1層のプリピットの構深さを第2層のプリピットの深さよりも大きくすることで、第2層のプリピットアドレスからの再生信号振幅を大きくし、第1層のプリピットアドレスからの再生信号振幅を小さくすることで、第1層と第2層のプリピットアドレスからの信号振幅差を縮小することで、第2層のアドレス領域の信号振幅を改善する効果がある。

また、本発明の光ディスクのプリピットの深さとは、媒体の屈折率を考慮した 光学的な深さもしくは高さを表す。

#### (実施の形態2)

実施の形態1では第1層と第2層の溝の深さが異なった光ディスクを用い、ディスク自身の特徴により、第1層と第2層の識別について説明したが、実施の形態2では、第1層と第2層の溝の深さが同じ光ディスクを用い、記録再生装置側において第1層と第2層の識別について説明する。

実施の形態2~4までは、光スポットが光ディスクにフォーカスして信号を生成している場合、第1層にフォーカスしているのか、それとも第2層にフォーカスしているのかを判別する収束状態検出手段112について説明する。

まず、本発明実施の形態2について、図面を参照しながら説明する。

アドレス領域のプリピットからの再生信号を用いて収束状態を判別する収束状態検出手段112について図5、図21を用いて説明する。

15

25

層

ただし、光ディスク装置の構成図は本発明の実施の形態1と同様に図1で示した通りである。

第1層と第2層のどちらの層に光スポットがフォーカスしているかを判別する ために、本発明の光ディスク装置の収束状態検出手段112は、アドレス領域か らの信号が前半部繰返しピット列2101の再生信号波形の中心値と後半部繰返 しピット列2102の再生信号波形の中心値の平均値である2103のスライス レベル電圧から、スライスレベルの電圧がある一定の範囲(閾値1a~閾値1 b)の電圧値をもっている場合に第1層、ある一定の範囲(閾値2a~閾値2

- b) の電圧値をもつくいる場合に第1層、める一定の配囲(阈値2a~阈値2
- b) の電圧値をもっている場合に第2層と識別する。

10 ただし (閾値 1 a ~ 閾値 1 b) と (閾値 2 a ~ 閾値 2 b) の範囲は重ならない。 例えば、図 5 に示すように、

スライスレベル…(閾値 1 a  $\sim$  閾値 1 b) = 7.  $5\% \pm \Delta$  …第 1 層 スライスレベル…(閾値 2 a  $\sim$  閾値 2 b) = 2.  $75\% \pm \Delta$  …第 2 層 と判断する。この判断は、収束状態検出手段 1 1 2 においてなされる。なお、 $\Delta$  は、左に与えらている数値の1割とする。よって、(閾値 1 a  $\sim$  閾値 1 b)は、  $(7.5\% + 0.75\%) \sim (7.5\% - 0.75\%)$  となる。以下、同様である。

複数の情報面が3つ以上の場合も同様に、一定のスライスレベルの電圧の範囲を追加設定すればよい。

20 あるいは、第1層と第2層のどちらの層に光スポットがフォーカスしているかを判別するために、本発明の光ディスク装置は、アドレス領域を再生中のアドレス部最大振幅2105の電圧から、アドレス部最大振幅がある一定の範囲(閾値1c~閾値1d)の電圧値をもっている場合に第1層、ある一定の範囲(閾値2c~閾値2d)の電圧値をもっている場合に第2層と識別する。

ただし(閾値1c~閾値1d)と(閾値2c~閾値2d)の範囲は重ならない。 例えば、図5に示すように、・

アドレス部最大振幅 Δ A R 1 ··· (閾値 1 c ~閾値 1 d) = 3 % ± Δ ··· 第 1 層 アドレス部最大振幅 Δ A R 2 ··· (閾値 2 c ~閾値 2 d) = 1. 1 % ± Δ ··· 第 2

10

15

20

と判断する。この判断は、収束状態検出手段112においてなされる。

複数の情報面が3つ以上の場合も同様に、一定のアドレス部最大振幅の電圧の 範囲を追加設定すればよい。

以上のことにより、複数の情報面のうち光スポットが収束している情報面をア ドレス領域からの信号で識別することが可能である。

図21にN層ある場合の、X層の例が示されている。

(実施の形態3)

次に、本発明実施の形態3について、図面を参照しながら説明する。

データ領域の未記録状態であるトラックからの信号を用いて収束状態を判別する収束状態検出手段112について図5、図6を用いて説明する。

ただし、光ディスク装置の構成図は本発明の実施の形態1と同様に図1で示した通りである。

第1層と第2層のどちらの層に光スポットがフォーカスしているかを判別する ために、本発明の光ディスク装置の収束状態検出手段は、データ領域の未記録ト ラックを再生中の信号レベルであるグルーブレベル602を保持する。

グルーブレベルがある一定の範囲(閾値  $1 e \sim$ 閾値 1 f)の電圧値をもっている場合に第 1 層、ある一定の範囲(閾値  $2 e \sim$ 閾値 2 f)の電圧値をもっている場合に第 2 層と識別する。

複数の情報面が3つ以上の場合も同様に、一定のグルーブレベルの電圧の範囲 を追加設定すればよい。

ただし(閾値  $1 e \sim$ 閾値 1 f)と(閾値  $2 e \sim$ 閾値 2 f)の範囲は重ならない。 例えば、図 5に示すように、

グルーブレベル…(閾値1 e ~閾値1 f) = 6 %±Δ…第1層 グルーブレベル…(閾値2 e ~閾値2 f) = 2. 2 %±Δ…第2層

25 と判断する。この判断は、収束状態検出手段112においてなされる。

あるいは、第1層と第2層のどちらの層に光スポットがフォーカスしているかを判別するために、本発明の光ディスク装置の収束状態検出手段112は、ミラー部を再生中の信号レベルであるミラーレベル601を保持する。ミラー部は、図8Aに示すように、グルーブトラック801と前半部繰り返しピット列803

.2

15

20

25

..:<sup>:</sup>

<u>.</u>.....

との間や、前半部繰り返しピット列803と後半部繰り返しピット列804との間の平坦な部分をいう。

ミラーレベルがある一定の範囲(閾値  $1 g \sim$ 閾値 1 h)の電圧値をもっている場合に第 1 層、ある一定の範囲(閾値  $2 g \sim$ 閾値 2 h)の電圧値をもっている場合に第 2 層と識別する。

ここで、ミラー部とは光ディスク上に案内溝あるいはプリピットが形成されていない鏡面領域のことをいう。

複数の情報面が3つ以上の場合も同様に、一定のミラーレベルの電圧の範囲を 追加設定すればよい。

10 ただし(閾値1g~閾値1h)と(閾値2g~閾値2h)の範囲は重ならない。 例えば、図5に示すように、

ミラーレベル… (閾値  $1 g \sim$  閾値 1 h)  $= 9 \% \pm \Delta \cdots$ 第 1 層 ミラーレベル… (閾値  $2 g \sim$  閾値 2 h) = 3.  $3 \% \pm \Delta \cdots$ 第 2 層 と判断する。この判断は、収束状態検出手段 1 1 2においてなされる。

以上のことにより、複数の情報面のうち光スポットが収束している情報面をデータ領域の未記録状態のトラックからの信号で識別することが可能である。

(実施の形態4)

次に、本発明実施の形態4について、図面を参照しながら説明する。

データ領域の記録状態であるトラックからの信号を用いて収束状態を判別する 112の収束状態検出手段について図7を用いて説明する。

ただし、光ディスク装置の構成図は本発明の実施の形態1と同様に図1で示し た通りである。

図7で701~706は第1層のミラー部および記録信号部(図8のグループトラック801の部分)を再生した場合の再生信号波形の模式図であり、707~712は第2層のミラー部および記録信号部(図8のグループトラック801の部分)を再生した場合の再生信号波形の模式図である。第1層では、グループレベル704より下方に記録信号エンベロープが存在する。これは、図3より明らかなように、第1層ではマークが書かれる(ディスクの相変化幕が結晶状態からアモルファス状態に変化する)と、反射率が9%から3%に低下するからであ

10

20

る。逆に、第2層では、グルーブレベル710より上方に記録信号エンベロープが存在する。これは、図3より明らかなように、第2層ではマークが書かれると、反射率が13%から37%に上昇するからである。これは、第1層と第2層で相変化幕の構成が異なっているからである。

第1層と第2層のどちらの層に光スポットがフォーカスしているかを判別する ために、本発明の光ディスク装置の収束状態検出手段112について述べる。ま ず、第1層に光スポットが収束している場合に、収束状態検出手段によって第1 層と判別される過程について述べる。

データ領域の記録トラックを再生中の再生波形である記録信号エンベロープの信号振幅の中心値である703の記録信号スライスレベルと、案内溝とプリピットが形成されていない平坦状の鏡面部からの信号であるミラーレベル701の電圧との電圧差であるミラー-スライス電圧差702を保持する。

ここで、702ミラー-スライス電圧差がある一定の範囲(閾値1i~閾値1 j)の電圧値をもっている場合に第1層と判別する。

15 次に、第2層に光スポットが収束している場合に、収束状態検出手段によって 第2層と判別される過程について述べる。

データ領域の記録トラックを再生中の再生波形である記録信号エンベロープの信号振幅の中心値である709の記録信号スライスレベルと、案内溝とプリピットが形成されていない平坦状の鏡面部からの信号であるミラーレベル707の電圧との電圧差であるミラーースライス電圧差708を保持する。

ここで、708ミラーースライス電圧差がある一定の範囲(閾値2i~閾値2i)の電圧値をもっている場合に第2層と判別する。

ただし(閾値 1 i  $\sim$ 閾値 1 j) と(閾値 2 i  $\sim$ 閾値 2 j) の範囲は重ならない。例えば、図 7に示すように、

25 ミラーースライス電圧差… (閾値1 i ~閾値1 j) = 4.95%±Δ…第1層 ミラーースライス電圧差… (閾値2 i ~閾値2 j) = 1%±Δ…第2層 と判断する。この判断は、収束状態検出手段112においてなされる。

> ここで、記録信号スライスレベルのかわりに、記録信号のうちの最大値である、 記録信号最大レベルを用いてもよい。

10

15

20

ここで、記録信号スライスレベルのかわりに、記録信号のうちの最小値である、 記録信号最小レベルを用いてもよい。

複数の情報面が3つ以上の場合も同様に、一定のミラー—スライス電圧差の範囲を追加設定すればよい。

あるいは、第1層と第2層のどちらの層に光スポットがフォーカスしているかを判別するために、データ領域の記録トラックを再生中の再生波形である記録信号エンベロープの信号振幅の中心値である703の記録信号スライスレベル電圧と、未記録状態の案内溝からの信号であるグルーブレベル704の電圧との電圧差であるグルーブースライス電圧差706を保持する。ここで、(記録信号スライスレベル)ー(グルーブレベル)の演算結果が正の場合に第1層、演算結果が負の場合に第2層と識別する。

ここで、光ディスクによっては(記録信号スライスレベル) — (グルーブレベル) の演算結果が負の場合に第1層、演算結果が正の場合に第2層と識別してもよい。

以上のことにより、複数の情報面のうち光スポットが収束している情報面をデータ領域の記録状態のトラックからの信号で識別することが可能である。

(実施の形態5)

次に、本発明実施の形態5について、図面を参照しながら説明する。実施の形態2~4においては、第1層か第2層かを判別するための収束状態検出手段112について説明した。実施の形態5~7は、収束状態検出手段112により第2層に対して光スポットのフォーカスがなされていると判断された場合、第2層からの信号出力を第1層からの信号出力と同じようにするにはどうすればよいかを説明する。

図1を用いて説明する。

25 収束状態検出手段112の検出値から、光スポットが第1層に収束されている 場合あるいは、光スポットの収束状態が未定の場合は、レーザー駆動手段113 を制御して第1層に最適なレーザー光出力で102の半導体レーザーを駆動する。 収束状態検出手段112の検出値から光スポットが第2層に収束されている場 合、収束状態検出手段はレーザー駆動回路113を制御して第2層に最適なレー

10

15

20

25

. : : : :

--/.

ザー光出力で102の半導体レーザーを駆動するよう設定する。レーザー駆動手段113は第1層に収束されている場合のおよそ2.7倍の光出力で102の半導体レーザーを駆動するよう命令する。ここで、2.7倍を選択した理由を説明する。

アドレス領域を光スポットが走査した場合について図9を用いて説明する。 第1層のアドレス領域を光スポットが走査した場合について説明する。

レーザー駆動手段113を2.7倍せず、第1層の場合と同様のレーザーパワーで第2層のアドレス領域を光スポットが走査した場合について説明する。この場合、第2層のアドレス部の最大振幅 ΔAR 2は1.1%となっている。このΔAR 2は、図5の第2層アドレス部最大振幅510として、このΔAR1=1.1%より明らかである。そこで、1.1%を3%にするには、1.1%を2.7倍すればよい。したがって、実施の形態5においては、図1の収束状態検出手段112が、第2層に光スポットがフォーカスしていると判断されれば、レーザー駆動手段113は、その出力を、第1層に光スポットをフォーカスしていた場合と比べ、2.7倍のレーザーパワーで光スポットを駆動する。

図9は、第2層に対し、2. 7倍された状態を示す。905が第2層前半部繰返しピット列の再生信号波形、906が第2層後半部繰返しピット列の再生信号波形である。907は第2層のアドレス部の最大信号振幅である。レーザー駆動手段は、収束状態検出手段によって、光スポットが第2層に収束している場合は、2. 7倍の光出力で半導体レーザーを駆動しているため、第1層の光出力に対する光検出手段上の光量は、2. 7倍になる。その結果、第2層のアドレス部の最大振幅 AR 2は3%となる。

これにより、第1層と第2層のアドレス部の最大振幅のはどちらも3%になり、

10

20

25

第1層および第2層のアドレス部の再生信号品質を向上させることになる。

ここで第2層に光スポットが収束されているときの半導体レーザーの光出力を 第1層に収束されている場合の2.7倍としたが、この値は第1層結晶反射率と 第2層結晶反射率、第1層吸収率に応じて決められる。

また、第2層に光スポットが収束されているときの半導体レーザーの光出力を 第1層に収束されている場合の2. 7倍としたが、この値は第2層の直下の第1 層の記録トラックと未記録トラックの状態に応じて決められる。

また、第2層に光スポットが収束されているときの半導体レーザーの光出力を 第1層に収束されている場合の2.7倍としたが、第2層のアドレス領域に光ス ポットが収束された場合に限って光出力を増大させることでもよい。

また、第2層に光スポットが収束されているときの半導体レーザーの光出力を 第1層に収束されている場合の2.7倍としたが、第2層のアドレス領域とデー 夕領域で異なる光出力に設定してもよい。

# (実施の形態6)

次に、本発明実施の形態6について、図面を参照しながら説明する。図11を用いて説明する。

図11において、1101は光ディスク、1102は半導体レーザー、1103はコリメートレンズ、1104はビームスプリッタ、1105は収束手段、1106は集光レンズ、1107は光検出手段、1108は再生信号演算手段、1109はフォーカス制御手段、1110はトラッキング制御手段、1111はアクチュエータ、1112は収束状態検出手段、1113はレーザー駆動手段、1114は利得制御手段、1115は信号処理部である。

収束状態検出手段1112は、光スポットが第1層に収束されている場合、あるいは、光スポットの収束状態が未定の場合は、利得制御手段1114を制御して第1層に最適な利得で光検出手段の出力電圧の利得を設定する。

収束状態検出手段1112の検出値から、光スポットが第2層に収束されている場合、収束状態検出手段は利得制御手段1114を制御して第2層に最適な利得で光検出手段の出力電圧の利得を設定する。利得制御手段1114は第1層に収束されている場合のおよそ2.7倍の利得で1107の光検出手段の出力電圧

10

15

20

25

の利得を設定するよう命令する。2.7倍を選択した理由は実施の形態5で説明 した理由と同じである。

第1層のアドレス領域を光スポットが走査した場合について説明する。

901が第1層前半部繰返しピット列の再生信号波形、902が第1層後半部 繰返しピット列の再生信号波形である。903は第1層のアドレス部の最大信号 振幅であり、図3に示した光学特性の光ディスクにおいてアドレス部の最大振幅 ΔAR1は3%となっている。904はグランドレベルの電圧をあらわす。

第2層のアドレス領域を光スポットが走査した場合について説明する。

図9は、第2層に対し、2.7倍された状態を示す。905が第2層前半部繰返しピット列の再生信号波形、906が第2層後半部繰返しピット列の再生信号波形である。907は第2層のアドレス部の最大信号振幅である。レーザー駆動手段は、収束状態検出手段によって、光スポットが第2層に収束している場合は、2.7倍の利得で1107の光検出手段の出力電圧の利得を設定しいるため、第1層の光出力に対する光検出手段の出力電圧は、2.7倍になる。その結果、第2層のアドレス部の最大振幅 ΔAR 2は3%となる。

これにより、第1層と第2層のアドレス部の最大振幅のはどちらも3%になり、 第1層および第2層のアドレス部の再生信号品質を向上させることになる。

ここで第2層に光スポットが収束されているときの光検出手段の出力電圧の利得を利得制御手段により、第1層に収束されている場合の2.7倍としたが、この値は第1層結晶反射率と第2層結晶反射率、第1層吸収率に応じて決められる。

また、第2層に光スポットが収束されているときの光検出手段の出力電圧の利得を利得制御手段により、第1層に収束されている場合の2.7倍としたが、この値は第2層の直下の第1層の記録トラックと未記録トラックの状態に応じて決められる。

また、第2層に光スポットが収束されているときの光検出手段の出力電圧の利得を利得制御手段により、第1層に収束されている場合の2.7倍としたが、第2層のアドレス領域に光スポットが収束された場合に限って光出力を増大させることでもよい。

また、第2層に光スポットが収束されているときの光検出手段の出力電圧の利

10

15

20

25

得を利得制御手段により、第1層に収束されている場合の2.7倍としたが、第 2層のアドレス領域とデータ領域で異なる利得に設定してもよい。

(実施の形態7)

次に、本発明実施の形態7について、図面を参照しながら説明する。

図12を用いて説明する。

図12において、1201は光ディスク、1202は半導体レーザー、1203はコリメートレンズ、1204はビームスプリッタ、1205は収束手段、1206は集光レンズ、1207は光検出手段、1208は再生信号演算手段、1209はフォーカス制御手段、1210はトラッキング制御手段、1211はアクチュエータ、1212は収束状態検出手段、1213はレーザー駆動手段、1214はイコライザ制御手段、1215は信号処理部である。ここでイコライザは特定の周波数成分のみのゲインを上げることが可能なデバイスである。

収束状態検出手段1212の検出値は、前記本発明の実施の形態2、実施の形態3および実施の形態4に述べた方法により求まる。

収束状態検出手段1212が、光スポットが第1層に収束されていると判断した場合、あるいは、光スポットの収束状態が未定の場合は、イコライザ制御手段1214を制御して第1層に最適なイコライザ特性で再生信号演算手段の出力電圧を波形等化をするよう設定する。

収束状態検出手段1212が、光スポットが第2層に収束されていると判断した場合、収束状態検出手段はイコライザ制御手段1214を制御して第2層に最適なイコライザ特性で1208の再生信号演算手段の出力電圧を波形等化するよう設定する。

例えば、図16Aに示すように、イコライザ制御手段1214には、2つのイコライザ特性を予め準備しておく。一方の特性は、最大ブーストが得られる条件を、周波数1/2T,ゲインG1とし、他方の特性は、最大ブーストが得られる条件を、周波数1/2T,ゲインG2とする(G1<G2)。収束状態検出手段1212により第1層に光スポットがフォーカスされていると判断されれば、一方のイコライザ特性が選ばれ、第2層に光スポットがフォーカスされていると判断されれば、他方のイコライザ特性が選ばれる。

10

15

20

25

2つのイコライザ特性は、図16Bに示すように、一方の特性の最大ブーストが得られる条件を、周波数1/2T、ゲインG1とし、他方の特性の最大ブーストが得られる条件を、周波数1/3T,ゲインG1としてもよい。

このようにしてイコライザ特性が選ばれた後、選ばれた特性をさらに微調整するようにしてもよい。イコライザ制御手段1214からの信号は、信号処理部1215に送られ、信号処理部1215から再生信号が出力されるが、再生信号についてジッタを検出し、検出したジッタに基づいてイコライザ制御手段1214を微調整する。ジッタの代わりにBER(バイトエラーレート)、分解能、アシンメトリのいずれかひとつに基づき微調整を行ってもよい。

各層ごとに設定されるイコライザ特性の微調整は、ジッタ、BER、分解能、アシンメトリ等の再生信号の品質を表す指標を所定の閾値と比較することにより行われる。

ジッタとは再生信号の原信号との時間的なずれのことであり、記録条件が等しければ、一般にジッタが小さいほど正確な再生が行われている。そこで、最適なイコライザ特性が得られたかどうかの判断は、ジッタがある閾値以下となれば最適なイコライザ特性が得られたとする。

BER (バイトエラーレート)とは再生信号のエラー発生率のことであり、一般にBERが小さいほど正確な再生が行われている。そこで、最適なイコライザ特性が得られたかどうかの判断は、BERがある閾値以下となれば最適なイコライザ特性が得られたとする。

分解能とは再生信号中の最短もしくはそれに準じる時間間隔の信号の振幅と最 長もしくはそれに準じる時間間隔の信号の振幅との比のことであり、記録条件が 等しければ、一般に分解能が大きいほど正確な再生が行われている。そこで、最 適なイコライザ特性が得られたかどうかの判断は、分解能がある閾値以上となれ ば最適なイコライザ特性が得られたとする。

アシンメトリとは再生信号中の二次高調波成分を示す値であり、記録条件が等しければ、一般にアシンメトリが小さいほど正確な再生が行われている。そこで、 最適なイコライザ特性が得られたかどうかの判断は、アシンメトリがある閾値以 下となれば最適なイコライザ特性が得られたとする。

15

20

25

. "

ここで再生信号の品質を表す指標としてジッタ、BER、分解能、アシンメトリについて説明したが、その他の再生信号品質を表す指標、たとえば振幅、C/N、ビットエラーレート等を用いてもよい。

ここでイコライザ特性の設定は、同一情報面のデータ領域とアドレス領域で異なる設定値を用いてもよい。

以上のことにより、各層でアドレス領域またはデータ領域の再生信号特性を改善することが可能であり、光ディスクのアドレス領域およびデータ領域の再生時の信号品質を著しく向上させる作用を有する。

(実施の形態8)

10 次に、本発明実施の形態8について、図面を参照しながら説明する。

図13を用いて説明する。

図13において、1301は光ディスク、1302は半導体レーザー、1303はコリメートレンズ、1304はビームスプリッタ、1305は収束手段、1306は集光レンズ、1307は光検出手段、1308は再生信号演算手段、1309はフォーカス制御手段、1310はトラッキング制御手段、1311はアクチュエータ、1312は収束状態検出手段、1313はレーザー駆動手段、1315は信号処理部である。

収束状態検出手段1312の検出値は、前記本発明の実施の形態2、実施の形態3および実施の形態4に述べた方法により求まる。

収束状態検出手段1312は、光スポットが第1層に収束されている場合あるいは、光スポットの収束状態が未定の場合は、フォーカス制御手段1309を制御して第1層に最適なフォーカス位置に設定する。

収束状態検出手段1312の検出値から、光スポットが第2層に収束されている場合、収束状態検出手段はフォーカス制御手段1309を制御して第2層に最適なフォーカス位置に設定する。

設定するフォーカス位置は図17で示すビームプロファイル中の断面が最小となる位置(ビームウェスト)が光ディスクの情報面に垂直な方向の位置とする。 このようにしてフォーカス位置が選ばれた後、選ばれたフォーカス位置をさらに 微調整するようにしてもよい。再生信号演算手段1308からの信号は、信号処

10

15

20

25

理部1315に送られ、信号処理部1315から再生信号が出力されるが、再生信号についてジッタを検出し、検出したジッタに基づいてフォーカス制御手段1309を微調整する。ジッタの代わりにBER(バイトエラーレート)、分解能、アシンメトリのいずれかひとつに基づき微調整を行ってもよい。

各層ごとに設定されるフォーカス位置の微調整は、ジッタ、BER、分解能、アシンメトリ等の再生信号の品質を表す指標を所定の閾値と比較することにより行われる。

ジッタとは再生信号の原信号との時間的なずれのことであり、記録条件が等しければ、一般にジッタが小さいほど正確な再生が行われている。そこで、最適なフォーカス位置が得られたかどうかの判断は、ジッタがある閾値以下となれば最適なフォーカス位置が得られたとする。

BER (バイトエラーレート)とは再生信号のエラー発生率のことであり、一般にBERが小さいほど正確な再生が行われている。そこで、最適なフォーカス位置が得られたかどうかの判断は、BERがある閾値以下となれば最適なフォーカス位置が得られたとする。

分解能とは再生信号中の最短もしくはそれに準じる時間間隔の信号の振幅と最長もしくはそれに準じる時間間隔の信号の振幅との比のことであり、記録条件が等しければ、一般に分解能が大きいほど正確な再生が行われている。そこで、最適なフォーカス位置が得られたかどうかの判断は、分解能がある閾値以上となれば最適なフォーカス位置が得られたとする。

アシンメトリとは再生信号中の二次高調波成分を示す値であり、記録条件が等しければ、一般にアシンメトリが小さいほど正確な再生が行われている。そこで、 最適なフォーカス位置が得られたかどうかの判断は、アシンメトリがある閾値以下となれば最適なフォーカス位置が得られたとする。

ここで再生信号の品質を表す指標としてジッタ、BER、分解能、アシンメトリについて説明したが、その他の再生信号品質を表す指標、たとえば振幅、C/N、ビットエラーレート等を用いてもよい。

ここでフォーカス位置の設定は、同一情報面のデータ領域とアドレス領域で異なる設定値を用いてもよい。

10

15

20

25

以上のことにより、各層でアドレス領域またはデータ領域の再生信号特性を改善することが可能であり、光ディスクのアドレス領域およびデータ領域の再生時の信号品質を著しく向上させる作用を有する。

(実施の形態9)

次に、本発明実施の形態9について、図面を参照しながら説明する。 図14を用いて説明する。

図14において、1401は光ディスク、1402は半導体レーザー、1403はコリメートレンズ、1404はビームスプリッタ、1405は収束手段、1406は集光レンズ、1407は光検出手段、1408は再生信号演算手段、1409はフォーカス制御手段、1410はトラッキング制御手段、1411はアクチュエータ、1412は収束状態検出手段、1413はレーザー駆動手段、1415は信号処理部である。

収束状態検出手段1412の検出値は、前記本発明の実施の形態2、実施の形態3および実施の形態4に述べた方法により求まる。

収束状態検出手段1412は、光スポットが第1層に収束されている場合、あるいは、光スポットの収束状態が未定の場合は、トラッキング制御手段1410 を制御して第1層に最適なトラッキング位置に設定する。

収束状態検出手段1412の検出値から、光スポットが第2層に収束されている場合、収束状態検出手段はトラッキング制御手段1410を制御して第2層に 最適なトラッキング位置に設定する。

設定するトラッキング位置は図18で示すビームプロファイル中の断面が最小となる位置(ビームウェスト)が光ディスクの情報面内のトラックを横断する方向の位置とする。このようにしてトラッキング位置が選ばれた後、選ばれたトラッキング位置をさらに微調整するようにしてもよい。再生信号演算手段1408からの信号は、信号処理部1415に送られ、信号処理部1415から再生信号が出力されるが、再生信号についてジッタを検出し、検出したジッタに基づいてトラッキング制御手段1410を微調整する。ジッタの代わりにBER(バイトエラーレート)、分解能、アシンメトリのいずれかひとつに基づき微調整を行ってもよい。

10

15

20

25

各層ごとに設定されるトラッキング位置の微調整は、ジッタ、BER、分解能、アシンメトリ等の再生信号の品質を表す指標を所定の閾値と比較することにより行われる。

ジッタとは再生信号の原信号との時間的なずれのことであり、記録条件が等しければ、一般にジッタが小さいほど正確な再生が行われている。そこで、最適なトラッキング位置が得られたかどうかの判断は、ジッタがある閾値以下となれば 最適なトラッキング位置がえらたとする。

BER (バイトエラーレート)とは再生信号のエラー発生率のことであり、一般にBERが小さいほど正確な再生が行われている。そこで、最適なトラッキング位置が得られたかどうかの判断は、BERがある閾値以下となれば最適なトラッキング位置がえらたとする。

分解能とは再生信号中の最短もしくはそれに準じる時間間隔の信号の振幅と最長もしくはそれに準じる時間間隔の信号の振幅との比のことであり、記録条件が等しければ、一般に分解能が大きいほど正確な再生が行われている。そこで、最適なトラッキング位置が得られたかどうかの判断は、分解能がある閾値以上となれば最適なトラッキング位置がえらたとする。

アシンメトリとは再生信号中の二次高調波成分を示す値であり、記録条件が等しければ、一般にアシンメトリが小さいほど正確な再生が行われている。そこで、 最適なトラッキング位置が得られたかどうかの判断は、アシンメトリがある閾値 以下となれば最適なトラッキング位置がえらたとする。

ここで再生信号の品質を表す指標としてジッタ、BER、分解能、アシンメトリについて説明したが、その他の再生信号品質を表す指標、たとえば振幅、C/N、ビットエラーレート等を用いてもよい。

ここでトラッキング位置の設定は、同一情報面のデータ領域とアドレス領域で 異なる設定値を用いてもよい。

以上のことにより、各層でアドレス領域またはデータ領域の再生信号特性を改善することが可能であり、光ディスクのアドレス領域およびデータ領域の再生時の信号品質を著しく向上させる作用を有する。

(実施の形態10)

10

15

20

25

·.....

次に、本発明実施の形態10について、図面を参照しながら説明する。 図15を用いて説明する。

図15において、1501は光ディスク、1502は半導体レーザー、1503はコリメートレンズ、1504はビームスプリッタ、1505は収束手段、1506は集光レンズ、1507は光検出手段、1508は再生信号演算手段、1509はフォーカス制御手段、1510はトラッキング制御手段、1511はアクチュエータ、1512は収束状態検出手段、1513はレーザー駆動手段、1515はチルト制御手段、1516は信号処理部である。

収束状態検出手段1516の検出値は、前記本発明の実施の形態2、実施の形態3および実施の形態4に述べた方法により求まる。

収束状態検出手段1512は、光スポットが第1層に収束されている場合、あるいは、光スポットの収束状態が未定の場合は、チルト制御手段1515を制御して第1層に最適なチルト位置に設定する。

収束状態検出手段1512の検出値から、光スポットが第2層に収束されている場合、収束状態検出手段はチルト制御手段1515を制御して第2層に最適なチルト位置に設定する。

設定するチルト位置とは、光ディスクの情報面とレーザービームの光軸とのなす角度とする。このようにしてチルト位置が選ばれた後、選ばれたチルト位置をさらに微調整するようにしてもよい。再生信号演算手段1508からの信号は、信号処理部1516に送られ、信号処理部1516から再生信号が出力されるが、再生信号についてジッタを検出し、検出したジッタに基づいてチルト制御手段1515を微調整する。ジッタの代わりにBER(バイトエラーレート)、分解能、アシンメトリのいずれかひとつに基づき微調整を行ってもよい。

チルトには、方向で区別すると、トラックに直交する向きのラジアル方向のチルトとトラックと平行する向きであるタンジェンシャル方向のチルトがある。

図19を用いてラジアルチルト(Rチルト)について説明する。

図19において1901は光ディスク、1902は光ヘッド、1903はチルト台である。ラジアルチルト (Rチルト) には、ディスクの反り、ディスクの回転によって生じるディスクRチルト1904と、光ビー

10

15

20

25

ムの光軸に対する前記光ディスク1901の記録面の傾きを(チルト)が、光へッドの取り付け誤差やチルト台の傾きによって生じるドライブRチルト1905がある。本質的には、ディスクRチルトとドライブRチルトは区別せずにRチルトとよぶ。

図20を用いてタンジェンシャルチルト(Tチルト)について説明する。

図20において2001は光ディスク、2002は光ヘッド、2003はチルト台である。タンジェンシャルチルト(Tチルト)には、ディスク回転振動、ディスクの面精度誤差等によって生じるディスクTチルト2004と、光ビームの光軸に対する前記光ディスク2001の記録面の傾きを(チルト)が、光ヘッドの取り付け誤差やチルト台の傾きによって生じるドライブTチルト2005がある。本質的には、ディスクTチルトとドライブTチルトは区別せずにTチルトとよぶ。

各層ごとに設定されるRおよびTチルト位置の微調整は、ジッタ、BER、分解能、アシンメトリ等の再生信号の品質を表す指標を所定の閾値と比較することにより行われる。

ジッタとは再生信号の原信号との時間的なずれのことであり、記録条件が等しければ、一般にジッタが小さいほど正確な再生が行われている。そこで、最適なRおよびTチルト位置が得られたかどうかの判断は、ジッタがある閾値以下となれば最適なRおよびTチルト位置が得られたとする。

BER (バイトエラーレート) とは再生信号のエラー発生率のことであり、一般にBERが小さいほど正確な再生が行われている。そこで、最適なRおよびTチルト位置が得られたかどうかの判断は、BERがある閾値以下となれば最適なRおよびTチルト位置が得られたとする。

分解能とは再生信号中の最短もしくはそれに準じる時間間隔の信号の振幅と最長もしくはそれに準じる時間間隔の信号の振幅との比のことであり、記録条件が等しければ、一般に分解能が大きいほど正確な再生が行われている。そこで、最適なRおよびTチルト位置が得られたかどうかの判断は、分解能がある閾値以上となれば最適なRおよびTチルト位置が得られたとする。

アシンメトリとは再生信号中の二次高調波成分を示す値であり、記録条件が等

10

15

20

25

しければ、一般にアシンメトリが小さいほど正確な再生が行われている。そこで、 最適なトラッキング位置が得られたかどうかの判断は、アシンメトリがある閾値 以下となれば最適なRおよびTチルト位置が得られたとする。

ここで再生信号の品質を表す指標としてジッタ、BER、分解能、アシンメトリについて説明したが、その他の再生信号品質を表す指標、たとえば振幅、C/N、ビットエラーレート等を用いてもよい。

以上のことにより、各層でアドレス領域またはデータ領域の再生信号特性を改善することが可能であり、光ディスクのアドレス領域およびデータ領域の再生時の信号品質を著しく向上させる作用を有する。

以上のように本発明の光ディスク、光ディスク装置および光ディスクの再生方法によれば、複数の情報面をもった光ディスクにおいて、データ領域が記録、未記録の状態に関わらず、光スポットが収束している情報面を判別し、アドレス領域およびデータ領域の再生信号品質を複数の情報面で改善することが可能であり、光ディスクのアドレス領域およびデータ領域の再生時の信号品質を著しく向上させることが可能である。

### (実施の形態11)

ここで相変化光ディスクの記録原理について、図23を用いて説明する。相変化型の光ディスク装置では、基板上の記録薄膜をレーザー光照射によって加熱昇温させ、その構造に結晶学的な相変化を起こさせて情報の記録・消去を行う。図23で縦軸の2301はレーザーパワーを表す。横軸は時間軸あるいは、回転している光ディスク上の位置を表す。レーザーパワーには主に結晶部をアモルファス化する2302のピークパワーと、アモルファス部を結晶化する2303のバイアスパワーを含む2つ以上のパワーで半導体レーザを光ディスク媒体に照射させることにより、光ディスク媒体上に2304の記録マーク(アモルファス部)と、マークに挟まれた2305のスペース(結晶部)を形成する。記録されたマークとスペースは、反射率が異なり、光ディスク上に集光された光スポットにより前記マークとスペースの反射率の違いを信号として検出して、情報を読み出す。

また記録密度の高密度化にともない、記録マークと記録マークの間の熱干渉により記録されたマークの長さが記録信号上の正規の位置からシフトすることが生

10

15

20

25

じる。これを補償するために適応型記録補償技術が開発されている。適応型記録 補償技術について図24を用いて説明する。

図24で2401が前スペースが短い場合、2402が前スペースが長い場合である。前スペースが短い場合、2407の正規の記録信号で記録した場合、熱干渉の影響でマークの前端部が、正規の位置より2403の+S3だけ長くなる。これを補償するために、記録パルスの先頭パルスの位置を2405の-S3だけ後退させることで、2408の記録補償後に形成されたのように正規の位置にマークを記録することができる。また、前スペースが長い場合も同様に、2407の正規の記録信号で記録した場合、熱干渉の影響でマークの前端部が、正規の位置より2404の-S6だけ短くなる。これを補償するために、記録パルスの先頭パルスの位置を2406の+S6だけ前進させることで、2408の記録補償後に形成されたように正規の位置にマークを記録することができる。このような適応型記録補償技術により、異なる長さのマーク/スペース間の再生時の干渉を抑え、信号品質を向上させることが可能である。

図25に上述の記録補償技術を用いた場合の記録信号のアイパターンを示す。 適応型記録補償技術を導入することで、きれいなアイが開いているのが見てとれ る。これらマークおよびスペースは、ディスク上の案内溝のランド部とグルーブ 部の両方のトラックに記録されるランド・グループ記録技術がある。

しかしながら、上述の従来技術においては、以下のような問題がある。すなわち、従来の両面光記録媒体の場合、記録媒体の上側及び下側から光ビームを照射することによって、記録情報を再生するあるいは情報を記録するように構成されているために、記録媒体を識別するためのラベルを印刷する場所が少なく、取り扱いが困難である。また、両面光記録媒体を再生する場合、1つの光ヘッドを有する装置では光記録媒体を取り出して面を反転させる必要があり連続再生ができない。これを自動的に行なうには、光ヘッドを上下に2つ設ける必要があり、装置が大きくかつ高価となる。

次に図3のような光学特性を持った光ディスクに信号を記録した場合の記録再 生特性について説明する。図26が図3のような光学特性を持った光ディスクを 試作して測定した結果を示したものであり、レーザーパワーのうち、相変化記録

10

15

20

25

材料を結晶からアモルファス化して記録するピークパワーを横軸にとり、再生信号のC/N値を縦軸にとって示している。

図26は、基材の厚さが0.58mmの2枚の基板に相変化記録膜を形成し、0.04mmの接着層を間に挟んで貼り合わせた光ディスクを試作し、各々の情報面に記録時のレーザーパワーを変化させて、記録マークを形成し、形成した記録マークを再生した際の再生信号のC/Nの測定値を示したものである。

2601は第1の情報面に記録されている情報を再生したときに得られたC/ Nの値を示している。2602は第2の情報面に記録されている情報を再生した ときに得られたC/Nの値を示している。

ディスク上に信号を記録する場合、ディスクの面振れ、偏心あるいは装置に外部から加えられる振動、衝撃等によってデフォーカス、オフトラックが発生し、これにより記録信号のC/Nが劣化する。また、ディスクと光ビームの光軸が傾いても記録信号のC/Nが劣化する。このディスクの反りは湿度等の環境変化によっても変化する。また、光ヘッドには製造バラツキがあり、経時変化もある。従って、ディスク上に記録されている情報を装置で信頼性良く記録できるようにするには、上述した様々な要因によるC/Nの劣化を考慮すると、記録信号のC/Nは45dB程度が限界である。

図26から次のことがいえる。第1の情報面はピークパワーが12mW以上で45dB以上のC/N値を示し、第2の情報面はピークパワーが13mW以上で45dB以上のC/N値を示している。このことは、第1の情報面と第2の情報面の記録感度が異なることをあらわしている。

また、どちらの情報面においても、ピークパワーをさらに高くすることで、記録信号のC/Nが大きくなっていくことが図から予想される。

しかし、レーザーのビークパワーを上げることで、レーザーの寿命を劣化させること、あるいは、消費電力を増大させること、あるいは繰り返し記録するうちに記録膜に蓄積される記録膜の損傷度が大きくなることなどの要因により、記録パワーは、できるだけ低くすることが望まれる。

上述のことから、各々の情報面で良好な信号品質を確保し、上述の課題を回避 するためには、第1の情報面と第2の情報面とで、記録するレーザーのピークパ

10

15

20

ワーを各情報面で個別に設定する必要がある。

設定するピークパワーの決め方について述べる。設定するピークパワーは、記録データのうちの最も短いマークとスペースの繰り返しの信号を記録し、その記録信号のC/N値から決めることができる。

例えば、設定ピークパワーは記録信号のC/N値が50dBとなるピークパワーを設定ピークパワーとする。第1の情報面と第2の情報面で、このようなC/N値が得られるピークパワーを学習して求める。

また、C/N値のほかに、記録信号のジッタを測定することでもピークパワーを決めることが可能である。この場合、記録データは、ランダマイズされたマークおよびスペースを記録した信号のジッタを測定することで決めることが可能である。

上述のようにして決定されたピークパワーをあらかじめ保持しておき、実際に データを記録する場合には、第1の情報面と第2の情報面を収束状態検出手段に より検出した結果に応じて、それぞれの情報面に応じた設定ピークパワーを用い てデータを記録することで、信号品質の良好で、かつ、必要十分な大きさのレー ザー出力で半導体レーザーを駆動することが可能である。

以上のことにより、ラベル印刷が容易にでき、また、1つの光ヘッドで自動的に記録再生でき、かつ1つの情報面を有する光記録媒体と容易に互換性が保てる2つの情報面を有する光記録媒体に記録再生可能な光ディスク装置を提供することが可能である。

また、前述の第2の情報面に記録再生する場合、前記第1の情報面を通して読み出されるように構成されている。

第1の情報面の状態が記録済みの状態(結晶状態とアモルファス状態が混在)と、未記録状態(結晶状態のみ)の場合には、第2層に到達する光量が異なる。 90 例えば、第2層に記録場合、記録する第2層の直下とその近傍の第1層の状態が未記録の状態(結晶状態のみ)の場合は、図3より第1層の透過率は50%であるが、記録する第2層の直下とその近傍の第1層の状態の一部あるいは全部が既に記録状態にある場合は、第2層にいたる光スポットの通過領域の第1層の記録状態のトラックの広さに応じて透過率は上昇することになる。

10

15

20

25

÷ . .

次に、本発明の実施の形態11について、図面を参照しながら説明する。図3 0に本実施形態における光ディスク1701の構成図を示す。

図30において、3002は光ディスク3001の内周部に設けられた再生専用エリア、3004は再生専用エリア内にあらかじめ形成されているプリピット、3005はプリピットのトラック間隔を表している。3003は再生専用エリアの外側に配置された記録可能エリアである。記録可能エリア内の3005は溝状のトラックのグルーブトラック、3006は溝間のトラックのランドトラックである。3007はグルーブトラックに形成されたマークである。

再生専用エリア3002には、光スポットが複数の情報面のうちいずれの情報 面に収束されているかを表す情報がプリビットに変調されてあらかじめ記録され ている。

また、記録可能エリアおよび再生専用エリアは、複数の情報面のいずれの情報 面にも構成されている。

これにより、収束状態検出手段は、複数の情報面のうち光スポットが収束している情報面を識別することが可能である。

### (実施の形態12)

次に、本発明の実施の形態12について、図面を参照しながら説明する。図27を用いて説明する。

図27において、2701は光ディスク、2702は半導体レーザー、2703はコリメートレンズ、2704はビームスプリッタ、2705は収束手段、2706は集光レンズ、2707は光検出手段、2708は再生信号演算手段、2709はフォーカス制御手段、2710はトラッキング制御手段、2711はアクチュエータ、2712は収束状態検出手段、2713はレーザー駆動手段、2715は記録制御手段、2717は信号処理部である。

収束状態検出手段2712の検出値は、前記本発明の実施の形態2、3および 4に述べた方法により求まる。

収束状態検出手段2712は、光スポットが第1層に収束されている場合あるいは光スポットの収束状態が未定の場合は、記録制御手段2715を制御して第1層に最適な記録補償値に設定する。収束状態検出手段2712の検出値から、

10

15

20

25

 $\mathbb{A}_{N}$ 

光スポットが第2層に収束されている場合、収束状態検出手段は記録制御手段2 715を制御して第2層に最適な記録補償値に設定する。

最適な記録補償値に設定するための方法について図28と図29を用いて説明する。図29において2901はNRZI信号である。2902は前記2901のNRZI信号に応じて記録した記録補償前の記録マークおよびスペースである。2902の記録マークおよびスペースはNRZI信号の基準エッジから熱干渉等の影響でエッジがシフトする。

このエッジシフトをなくすために、記録時のパルス波形の先頭パルスの位置と 最終パルスの位置を記録マーク長さと、前記記録マークの前スペースあるいは後 ろスペースの長さに応じて変化させる。

図28が組み合わせテーブルの一例である。2801が先頭パルスの位置を表すTsfpの記録マーク長と前スペース長で決まる値である。例えば記録マーク長が3Tのとき、前スペース長が3Tの場合はTsfpはaとなる。2802が最終パルスの位置を表すTelpの記録マーク長と後ろスペース長で決まる値である。例えば記録マーク長が3Tのとき、後ろスペース長が3Tの場合はTelpはqとなる。

記録補償テーブルの a ~ a f までの各々の値は、記録信号の信号品質が各層で 最適になるように決める。

記録補償制御手段は、この記録補償テーブルの設定値をあらかじめ保持してお き収束状態検出手段の検出値に応じて、前記記録補償値を設定する。

以上のことにより、各層で最適な記録パワーおよび記録補償テーブルを設定することで、データ領域の記録再生信号特性を改善することが可能であり、複数の情報面を持つ光ディスクの信頼性を著しく向上させる作用を有する。

また、前述の第2の情報面に記録再生する場合、前記第1の情報面を通して読 み出されるように構成されている。

第1の情報面の状態が記録済みの状態(結晶状態とアモルファス状態が混在) と、未記録状態(結晶状態のみ)の場合には、第2層に到達する光量が異なる。

例えば、第2層に記録場合、記録する第2層の直下とその近傍の第1層の状態が未記録の状態(結晶状態のみ)の場合は、図3より第1層の透過率は50%で

10

15

20

25

あるが、記録する第2層の直下とその近傍の第1層の状態の一部あるいは全部が 既に記録状態にある場合は、第2層にいたる光スポットの通過領域の第1層の記 録状態のトラックの広さに応じて透過率は上昇することになる。

以上のように本発明の光ディスク装置によれば、複数の情報面をもった光ディスクにおいて、データ領域が記録、未記録の状態に関わらず、光スポットが収束している情報面を判別し、データ領域の記録再生信号品質を複数の情報面で改善することが可能であり、複数の情報面を持つ光ディスクの信頼性を著しく向上させることが可能である。

### (実施の形態13)

図31に第1層目の記録マーク密度と第2層のシュトレール比の計算結果を示す。計算は波長660nm、NAO.6である。図31で横軸は、記録マークの密度を表す。マーク密度比=0の場合が未記録状態にあたる。第1層の記録密度が大きくなると、それに伴い第2層におけるシュトレール強度が低下することが分かる。シュトレール強度が低下するために、半導体レーザーから出射されるパワーが同じ場合、第2層の光強度が前記シュトレール比だけ低下することになり、半導体レーザーの出射パワーを上げる必要がある。

これらのことを考慮して、光ディスクの第2の情報面に記録するパワー (ピークパワーおよびバイアスパワー) は、第1層のマーク密度に応じて、決めることで光ディスクの再生信号品質を向上させることが可能である。

次に学習領域の構成について図34を用いて説明する。図34は第1層と第2 層の光ディスクの構成を表したものである。

3401が光スポットの入射側の第1層基板、3402が前記第1層基板を透過した光スポットが収束する第2層基板である。第1層と第2層は上下に並行に配置されている。

学習領域は第1層では3403のように第1層基板の内周部と外周部に配置されている。同様に、第2層では3404のように第2層基板の内周部と外周部に配置されている。

内周部と外周部の学習領域の間にユーザーデータを記録するユーザーデータ記録領域がそれぞれ第1層基板では3405、第2層基板では3406のように配

10

15

20

25

置されている。

ここで、第1層基板と第2層基板の学習領域は、光ディスクの中心からの位置 は大略同じである。

次に第1層の3つの状態別の第2層の記録パワーを求める方法について述べる。

- (1) 第1層の学習領域に未記録領域がある場合
- (2) 第1層の学習領域が一部記録済みの場合
- (3) 第1層の学習領域が全面記録済みの場合

はじめに(1)の第1層の学習領域が全面未記録の場合に第2層の記録パワー を求める方法について説明する。以下図32のフローチャートを用いて説明する。

第1層の学習領域において、第1層目の学習領域が未記録の場合あるいは、未 記録であることがあらかじめ判っている一定領域が存在する場合、前記領域にシ ークする。

前記領域の第2層へ光スポットをフォーカスオン、トラッキングオンする。第 1層が未記録状態であることを確認し、第2層の記録パワーを求める。記録パワーの求め方には様々な方法があるが、例えば前記3T方式がある。ランドトラックでのピークパワーをPp10、ランドトラックでのバイアスパワーをPb10、グルーブトラックでのピークパワーをPpg0、グルーブトラックでのバイアスパワーをPpg0とし、学習結果をメモリに保持する。ここで、記録パワーをピークパワーとバイアスパワーの2つのパワーに限ったが、その他のパワーについても学習してメモリに保持することも可能である。

次に第1層の学習領域にフォーカスオン、トラッキングオンする。第1層を記録状態にするために、第1層の学習領域の一定領域にダミーデータを記録する。前記ダミーデータを記録した領域の第2層にフォーカスオン、トラッキングオンする。第1層が記録済み状態であることを確認し、第2層の記録パワーを求める。ランドトラックでのピークパワーをPp11、ランドトラックでのバイアスパワーをPb11、グルーブトラックでのピークパワーをPpg1、グルーブトラックでのバイアスパワーをPpg1とし、学習結果をメモリに保持する。ここで、記録パワーをピークパワーとバイアスパワーの2つのパワーに限ったが、その他

のパワーについても学習してメモリに保持することも可能である。

10

15

20

25

次に(2)の第1層の学習領域が一部記録済みの場合に第2層の記録パワーを 求める方法について説明する。以下図32のフローチャートを用いて説明する。

第1層の学習領域において、第1層の学習領域の一部が記録済み場合、第1層の学習領域にシークし、前記第1層へフォーカスオン、トラッキングオンする。 第1層の学習領域で有ることを確認し、第1層の学習領域の一定領域のデータを 消去し、学習領域の一定領域が未記録状態となるようにする。前記未記録領域の 第2層へ光スポットをフォーカスオン、トラッキングオンする。第1層が未記録 状態であることを確認し、第2層の記録パワーを求める。記録パワーの求め方に は様々な方法があるが、例えば前記3T方式がある。

ランドトラックでのピークパワーをPp10、ランドトラックでのバイアスパワーをPb10、グルーブトラックでのピークパワーをPpg0、グルーブトラックでのバイアスパワーをPpg0とし、学習結果をメモリに保持する。ここで、記録パワーをピークパワーとバイアスパワーの2つのパワーに限ったが、その他のパワーについても学習してメモリに保持することも可能である。

次に第1層の学習領域にフォーカスオン、トラッキングオンする。第1層を記録状態にするために、第1層の学習領域の一定領域にダミーデータを記録する。前記ダミーデータを記録した領域の第2層にフォーカスオン、トラッキングオンする。第1層が記録済み状態であることを確認し、第2層の記録パワーを求める。ランドトラックでのピークパワーをPpll、ランドトラックでのバイアスパワーをPbll、グルーブトラックでのピークパワーをPpgl、グルーブトラックでのピークパワーをPpgl、グルーブトラ

ックでのバイアスパワーをPpg1とし、学習結果をメモリに保持する。ここで、記録パワーをピークパワーとバイアスパワーの2つのパワーに限ったが、その他のパワーについても学習してメモリに保持することも可能である。

次に(3)の第1層の学習領域が全面記録済みの場合に第2層の記録パワーを 求める方法について説明する。以下図32のフローチャートを用いて説明する。

第1層の学習領域において、第1層の学習領域の全部が記録済みの場合、前記 学習領域にシークし、前記第1層へフォーカスオン、トラッキングオンする。

第1層の学習領域で有ることを確認し、第1層の学習領域の一定領域のデータ を消去し、学習領域の一定領域が未記録状態となるようにする。

10

15

20

25

前記未記録領域の第2層へ光スポットをフォーカスオン、トラッキングオンする。第1層が未記録状態であることを確認し、第2層の記録パワーを求める。記録パワーの求め方には様々な方法があるが、例えば前記3T方式がある。

ランドトラックでのピークパワーをPp10、ランドトラックでのバイアスパワーをPb10、グルーブトラックでのピークパワーをPpg0、グルーブトラックでのバイアスパワーをPpg0とし、学習結果をメモリに保持する。ここで、記録パワーをピークパワーとバイアスパワーの2つのパワーに限ったが、その他のパワーについても学習してメモリに保持することも可能である。

次に第1層の学習領域にフォーカスオン、トラッキングオンする。第1層の記録済みの領域があらかじめ分かっている場合は、前記記録済みの領域にシークする。前記第1層の記録済みの領域の第2層にフォーカスオン、トラッキングオンする。第1層が記録済み状態であることを確認し、第2層の記録パワーを求める。

ランドトラックでのピークパワーをPpl1、ランドトラックでのバイアスパワーをPbl1、グルーブトラックでのピークパワーをPpg1、グルーブトラックでのバイアスパワーをPpg1とし、学習結果をメモリに保持する。ここで、記録パワーをピークパワーとバイアスパワーの2つのパワーに限ったが、その他のパワーについても学習してメモリに保持することも可能である。

ここで、(1)、(2)、(3)は第1層の学習領域の初期状態を判別したが、 初期状態の判別を除くことをなくし、装置を簡単にすることも可能である。その 場合、第2層の記録パワーを求める方法は(2)の一部記録済みの場合の方法を 用いればよい。

次に第2層のユーザーデータ領域に記録する場合について説明する。第2層のユーザーデータ領域に記録する場合、第1層の光スポットが透過している領域が大略未記録状態の場合は、記録パワーはランドトラックでピークパワーPp10、バイアスパワーPb0、グルーブトラックでピークパワーPpg0、バイアスパワーPb0を用いて記録すればよい。

第2層のユーザーデータ領域に記録する場合、第1層の光スポットが透過している領域が大略記録状態の場合は、記録パワーはランドトラックでピークパワー Ppl1、バイアスパワーPb1、グループトラックでピークパワーPpg1、

10

15

25

バイアスパワーPbg1を用いて記録すればよい。

第2層のユーザーデータ領域に記録する場合、第1層の光スポットが透過している領域が記録状態と未記録状態が混在している場合、あるいは記録マーク密度が未記録時と記録時の間にある場合は、記録パワーはランドトラックでピークパワーはPpl0あるいはPpl1のどちらか、バイアスパワーはPbl0あるいはPbl1のどちらか、グルーブトラックでピークパワーはPpg0あるいはPpg1、バイアスパワーはPbg0あるいはPbg1を用いて記録すればよい。

あるいは、第2層のユーザーデータ領域に記録する場合、第1層の光スポットが透過している領域が記録状態と未記録状態が混在している場合、あるいは記録マーク密度が未記録時と記録時の間にある場合は、記録パワーはランドトラックでPpl0とPpl1の間を補完したPpl2、Pbl0とPbl1の間を補完したPpg2、Pbg0とPbg1の間を補完したPpg2、Pbg0とPbg1の間を補完したPpg2、Pbg0とPbg1の間を補完したPbg2を用いて記録すればよい。

前記補完の仕方について説明する。補完する場合、次の数式のように 2 つの設 定値の平均値として補完することが可能である。

(Pp10+Pp11)/2

(Pb | 0 + Pb | 11) / 2

(Ppg0+Ppg1)/2

(Pbg0+Pbg1)/2

20 また、平均値ではなくある重み付けをして足し合わせることでも可能である重付けをする場合は以下の演算となる。

 $P p 1 0 \times y 1 + P p 1 1 \times y 2$ 

但し、y1とy2は、y1+y2=1となる正の実数。

y 1 と y 2 は光スポットが透過する第 1 層の記録マーク密度に応じて求める。

ここでランドトラックのピークパワーについて述べたが、バイアスパワーある いはグループトラックのピークパワーとバイアスパワーにつても同様のことが可 能である。

以上のように第2層に記録する場合、光スポットが透過する第1層の記録マーク密度に応じて、第2層の記録パワーを設定することで、データ領域の記録再生

10

15

20

25

信号品質を複数の情報面で改善することが可能であり、複数の情報面を持つ光ディスクの信頼性を著しく向上させることが可能である。

図31に第1層目の記録マーク密度と第2層のシュトレール比の計算結果を示す。計算は波長660nm、NAO.6である。図31で横軸は、記録マークの密度を表す。マーク密度比=0の場合が未記録状態にあたる。第1層の記録密度が大きくなると、それに伴い第2層におけるシュトレール強度が低下することが分かる。シュトレール強度が低下するために、半導体レーザーから出射されるパワーが同じ場合、第2層の光強度が前記シュトレール比だけ低下することになり、半導体レーザーの出射パワーを上げる必要がある。半導体レーザーの出射パワーが異なるために、光ディスクの第2の情報面に記録する記録補償テーブルは、第1層のマーク密度に応じて、決めることで光ディスクの再生信号品質を向上させることが可能である。

第1層の3つの状態別の第2層の記録補償テーブルを求める方法について述べる。

- (1) 第1層の学習領域に未記録領域がある場合
- (2) 第1層の学習領域が一部記録済みの場合
- (3) 第1層の学習領域が全面記録済みの場合

はじめに(1)の第1層の学習領域が全面未記録の場合に第2層の記録補償テーブルを求める方法について説明する。以下図33のフローチャートを用いて説明する。

第1層の学習領域において、第1層目の学習領域が未記録の場合あるいは、未 記録であることがあらかじめ判っている一定領域が存在する場合、前記領域にシ ークする。

前記領域の第2層へ光スポットをフォーカスオン、トラッキングオンする。第 1層が未記録状態であることを確認し、第2層の記録補償テーブルを求める。記録補償テーブルの求め方には様々な方法があるが、例えば前記ジッタ最小方式がある。

ランドトラックでの記録補償テーブルをT10、グループトラックでの記録補償テーブルをTg0とし、学習結果をメモリに保持する。ここで記録補償テープ

10

15

20

ルのテーブル数は前記記録補償テーブルの個々の値aからafまでの各値のことをさし、記録補償テーブルの個々の値の設定値の組み合わせの総称をTlO、TgOと呼ぶ。

ここで、記録補償の次数が4の場合について説明したが、記録補償の次数は4 以外の場合でも同様である。

次に第1層の学習領域にフォーカスオン、トラッキングオンする。第1層を記録状態にするために、第1層の学習領域の一定領域にダミーデータを記録する。前記ダミーデータを記録した領域の第2層にフォーカスオントラッキングオンする。第1層が記録済み状態であることを確認し、第2層の記録補償テーブルを求める。ランドトラックでの記録補償テーブルをT11、グルーブトラックでの記録補償テーブルをT21、グルーブトラックでの記録補償テーブルをT31とし、学習結果をメモリに保持する。

次に(2)の第1層の学習領域が一部記録済みの場合に第2層の記録補償テーブルを求める方法について説明する。以下図33のフローチャートを用いて説明する。

第1層の学習領域において、第1層の学習領域の一部が記録済み場合、第1層 の学習領域にシークし、前記第1層へフォーカスオン、トラッキングオンする。

第1層の学習領域で有ることを確認し、第1層の学習領域の一定領域のデータ を消去し、学習領域の一定領域が未記録状態となるようにする。

前記未記録領域の第2層へ光スポットをフォーカスオン、トラッキングオンする。第1層が未記録状態であることを確認し、第2層の記録補償テーブルを求める。記録パワーの求め方には様々な方法があるが、例えば前記ジッタ最小方式がある。

ランドトラックでの記録補償テーブルをT10、グルーブトラックでの記録補償テーブルをTg0とし、学習結果をメモリに保持する。

25 次に第1層の学習領域にフォーカスオン、トラッキングオンする。第1層を記録状態にするために、第1層の学習領域の一定領域にダミーデータを記録する。 前記ダミーデータを記録した領域の第2層にフォーカスオン、トラッキングオン する。第1層が記録済み状態であることを確認し、第2層の記録補償テーブルを 求める。ランドトラックでの記録補償テーブルをT11、グループトラックでの

10

15

20

25

記録補償テーブルをTg1とし、学習結果をメモリに保持する。

次に(3)の第1層の学習領域が全面記録済みの場合に第2層の記録補償テーブルを求める方法について説明する。以下図33のフローチャートを用いて説明する。

第1層の学習領域において、第1層の学習領域の全部が記録済みの場合、前記 学習領域にシークし、前記第1層へフォーカスオン、トラッキングオンする。第 1層の学習領域で有ることを確認し、第1層の学習領域の一定領域のデータを消 去し、学習領域の一定領域が未記録状態となるようにする。

前記未記録領域の第2層へ光スポットをフォーカスオン、トラッキングオンする。第1層が未記録状態であることを確認し、第2層の記録補償テーブルを求める。記録補償テーブルの求め方には様々な方法があるが、例えば前記ジッタ最小方式がある。ランドトラックでの記録補償テーブルをT10、グルーブトラックでの記録補償テーブルをT10、グルーブトラックでの記録補償テーブルをT10、グルーブトラック

次に第1層の学習領域にフォーカスオン、トラッキングオンする。第1層の記録済みの領域があらかじめ分かっている場合は、前記記録済みの領域にシークする。前記第1層の記録済みの領域の第2層にフォーカスオン、トラッキングオンする。第1層が記録済み状態であることを確認し、第2層の記録補償テーブルを求める。ランドトラックでの記録補償テーブルをT11、グループトラックでの記録補償テーブルをT21、グループトラックでの記録補償テーブルをT31とし、学習結果をメモリに保持する。

ここで、(1)、(2)、(3)は第1層の学習領域の初期状態を判別したが、 初期状態の判別を除くことをなくし、装置を簡単にすることも可能である。その 場合、第2層の記録補償テーブルを求める方法は(2)の一部記録済みの場合の 方法を用いればよい。

次に第2層のユーザーデータ領域に記録する場合について説明する。第2層のユーザーデータ領域に記録する場合、第1層の光スポットが透過している領域が大略未記録状態の場合は、記録補償テーブルはランドトラックでT10、グルーブトラックではTg0を用いて記録すればよい。

第2層のユーザーデータ領域に記録する場合、第1層の光スポットが透過している領域が大略記録状態の場合は、記録補償テーブルはランドトラックでT11、

10

15

20

グルーブトラックではTg1を用いて記録すればよい。

. :

第2層のユーザーデータ領域に記録する場合、第1層の光スポットが透過している領域が記録状態と未記録状態が混在している場合、あるいは記録マーク密度が未記録時と記録時の間にある場合は、記録補償テーブルはランドトラックでT10あるいはT11のどちらか、グルーブトラックでTg0あるいはTg1を用いて記録すればよい。

あるいは、第2層のユーザーデータ領域に記録する場合、第1層の光スポットが透過している領域が記録状態と未記録状態が混在している場合、あるいは記録マーク密度が未記録時と記録時の間にある場合は、記録補償テーブルはランドトラックでT10とT11の間を補完したT12、グルーブトラックでTg0とTg1の間を補完したTg2を用いて記録すればよい。

前記補完の仕方について図36を用いて説明する。図36において3605が 第1層目が未記録状態の時に求めた記録補償テーブルT10、3606が第1層 目が記録済みの状態の時に求めた記録補償テーブルT11である。

3605の各テーブルの中にはマークあるいはスペースの組み合わせに応じた A1からAf1までの32個の設定値がある。3606の各テーブルの中にはマークあるいはスペースの組み合わせに応じたA2からAf2までの32個の設定 値がある。

マークとスペースの同じ組み合わせの設定位置、例えば、A1とA2は前スペース長が3Tかつ記録マーク長が3Tの場合の設定位置である。

補完する場合これらの組み合わせの設定位置の同じ位置間で次の数式のように 2つの設定値の平均値として補完することが可能である。

(A1+A2)/2

(B1+B2)/2

25

(A f 1 + A f 2) / 2

また、平均値ではなくある重み付けをして足し合わせることでも可能である重み付けをする場合は以下の演算となる。

 $A 1 \times z 1 + A 2 \times z 2$ 

15

20

 $B 1 \times z 1 + B 2 \times z 2$ 

 $A f 1 \times z 1 + A f 2 \times z 2$ 

但し、z1とz2は、z1+z2=1となる正の実数。

5 z1とz2は光スポットが透過する第1層の記録マーク密度に応じて求める。

ここでランドトラックの記録補償テーブルT10とT11について述べたが、 グループトラックの場合についても同様のことが可能である。

以上のように第2層に記録する場合、光スポットが透過する第1層の記録マーク密度に応じて、第2層の記録補償テーブルを設定することで、データ領域の記録再生信号品質を複数の情報面で改善することが可能であり、複数の情報面を持つ光ディスクの信頼性を著しく向上させることが可能である。

(実施の形態14)

次に、本発明実施の形態 1 4 について、図面を参照しながら説明する。図 3 5 に光ディスクの構成図を示す。

図35で3501は第1層基板、3502は第1層ユーザーデータ記録領域、 3503は第1層学習録領域、3504は第1層学習領域内3503に設けられ た記録禁止領域、3505は前記内周の第1層学習領域のさらに内側に配置され て再生専用領域である。

記録禁止領域の配置について詳しく述べる。前記記録禁止領域は第2層に記録する際、光スポットが透過する第1層の領域の記録マーク密度によって、第2層の最適な記録パワーあるいは記録補償テーブルが異なる。

そのために、あらかじめ記録マーク密度に応じて、記録パワーと記録補償テーブルを学習しておく必要がある。

図35のように記録禁止領域をあらかじめ設けることで、第2層の記録時に第 1層が未記録状態での学習をすばやく行うことが可能である。記録禁止領域がな い場合には前述のように

- (1) 第1層の学習領域に未記録領域がある場合
- (2) 第1層の学習領域が一部記録済みの場合
- (3) 第1層の学習領域が全面記録済みの場合

15

20

25

の判別をしなければならないが、あらかじめ未記録領域が分かっている場合、図 3 2 のフローチャートで未記録領域がある場合の条件になる。

この場合、未記録状態を作り出すために、第1層の一部領域のデータを消去するする必要がなくなり、学習時間を短縮することが可能である。

5 (実施の形態15)

次に、本発明実施の形態15について、図面を参照しながら説明する。図35 に光ディスクの構成図を示す。

図35で3501は第1層基板、3502は第1層ユーザーデータ記録領域、3503は第1層学習録領域、3504は第1層学習領域内3503に設けられた記録禁止領域、3505は前記内周の第1層学習領域のさらに内側に配置されて再生専用領域である。

再生専用領域には、あらかじめプリピットに変調されたかたちで光ディスクの 種種の情報が記載されている。再生専用領域には前記記録禁止領域の開始半径位 置と終了半径位置を示す情報が記載されている。

あるいは再生専用領域には前記記録禁止領域の開始アドレスと終了アドレスを 示す情報が記載されている。

これにより、あらかじめ光ディスクに記録することができない領域を知ることができ、第2層の学習領域で記録パワーおよび記録補償学習を行う際に光スポットが第1層の記録禁止領域内を透過する場合、第1層が未記録状態であることがあらかじめ知ることができる。

これにより記録パワーの学習および記録補償の学習で第1層を未記録状態にするために、第1層の記録データを消去する手順を省くことができ、学習時間を短縮することが可能である。

以上のことにより、各層で最適な記録パワーおよび記録補償テーブルを設定することで、データ領域の記録再生信号特性を改善することが可能であり、複数の情報面を持つ光ディスクの信頼性を著しく向上させる作用を有する。

以上のように本発明の光ディスク、光ディスク装置および光ディスクの再生方法によれば、複数の情報面をもった光ディスクにおいて、データ領域が記録、未記録の状態に関わらず、光スポットが収束している情報面を判別し、データ領域

の記録再生信号品質を複数の情報面で改善することが可能であり、複数の情報面 を持つ光ディスクの信頼性を著しく向上させることが可能である。

10

15

20

25

# 請求の範囲

- 1. 複数の情報面を持つ光ディスクであって、各々の情報面がスパイラルもしくは同心円状に形成された凹部と前記凹部の間の凸部の両方を記録トラックとし、ディスク上の位置などを表す識別信号を予め形成し、光ビームの照射による局所的光学定数もしくは物理的形状の変化を利用して情報信号を記録する光ディスクであって、前記識別信号は、光学的な深さもしくは高さが複数の情報面で異なる凹凸状のプリピットからなることを特徴とした光ディスク。
- 2. 複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動 手段と、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動手段により駆動された半導体レ ーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束手段と、前記収束手段により 収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカ ス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディス ク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御手段と、前記収束された光 ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出手段と、前記光ディ スクの複数の情報面に照射されている光ビームの収束状態を検出する収束状態検 出手段と、前記収束状態検出手段の検出値からレーザー駆動手段を制御し、光ビ ームの再生時の出射光量を前記光ディスクの複数の情報面ごとに設定することを 特徴とした光ディスク装置。
- 3. 複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動 手段と、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動手段により駆動された半導体レ ーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束手段と、前記収束手段により 収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカ ス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディス ク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御手段と、前記収束された光 ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出手段と、前記光検出 手段の出力値の利得を切替え制御する利得制御手段と、前記光ディスクの複数の 情報面に照射されている光ビームの収束状態を検出する収束状態検出手段と、前 記収束状態検出手段の検出値から、利得制御手段を制御し、前記光検出手段の出

10

15

20

25

• :

力電圧を前記光ディスクの複数の情報面ごとに設定することを特徴とする光ディスク装置。

- 4. 複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動 手段と、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動手段により駆動された半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束手段と、前記収束手段により 収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御手段と、前記収束された光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出手段と、前記光検出 手段の出力値のイコライザ特性を制御するイコライザ制御手段と、前記光ディスクの複数の情報面に照射されている光ビームの収束状態を検出する収束状態検出 手段と、前記収束状態検出手段の検出値から、前記光ディスクの複数の情報面ごとにイコライザ特性を設定することを特徴とする光ディスク装置。
- 5. 複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動手段と、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動手段により駆動された半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御手段と、前記収束された光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出手段と、前記光ディスクの複数の情報面に照射されている光ビームの収束状態を検出する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の検出値から、前記光ディスクの複数の情報面ごとにフォーカス位置を設定することを特徴とする光ディスク装置。
- 6. 複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動 手段と、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動手段により駆動された半導体レ ーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束手段と、前記収束手段により 収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカ ス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディス ク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御手段と、前記収束された光

ディスク装置。

20

ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出手段と、前記光ディスクの複数の情報面に照射されている光ビームの収束状態を検出する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の検出値から、前記光ディスクの複数の情報面ごとにトラッキング位置を設定することを特徴とする光ディスク装置。

- 7. 複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動 手段と、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動手段により駆動された半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束手段と、前記収束手段により 収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点の前記光ディスク面上での傾きを制御するチルト制御手段と、前記収束された光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出手段と、前記光ディスクの複数の情報面に照射されている光ビームの収束状態を検出する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の検出値から、
   前記光ディスクの複数の情報面ごとにチルト位置を設定することを特徴とする光
  - 8. 請求項2から請求項7のいずれか1項に記載の光ディスク装置において、収束状態検出手段によって検出される検出値は、光ディスク上の連続トラックの1周につき複数個所設けられあらかじめ形成された凹凸のプリピットを前記光検出手段で検出した検出値であることを特徴とする光ディスク装置。
  - 9. 請求項2から請求項7のいずれか1項に記載の光ディスク装置において、収束状態検出手段によって検出される検出値は、光ディスクにあらかじめ形成されている案内溝を前記光検出手段で検出した検出値であることを特徴とする光ディスク装置。
- 25 10.請求項2から請求項7のいずれか1項に記載の光ディスク装置において、 収束状態検出手段によって検出される検出値は、光ディスクのデータエリアに書 き込まれた記録信号から前記光検出手段で検出した検出値であることを特徴とす る光ディスク装置。
  - 11. 複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆

10

15

20

25

動ステップと、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動ステップにより駆動された半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束ステップと、前記収束ステップにより収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカス制御ステップと、前記収束ステップにより収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御ステップと、前記収束された光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出ステップと、前記光ディスクの複数の情報面に照射されている光ビームの収束状態を検出する収束状態検出ステップと、前記収束状態検出ステップの検出値からレーザー駆動ステップを制御し、光ビームの再生時の出射光量を前記光ディスクの複数の情報面ごとに設定することを特徴とした光ディスクの再生方法。

12. 複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆 動ステップと、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動ステップにより駆動され た半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束ステップと、前記 収束ステップにより収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位 **置制御するフォーカス制御ステップと、前記収東ステップにより収東された光ビ** 一ムの収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制 御ステップと、前記収束された光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受 光する光検出ステップと、前記光検出ステップの出力値の利得を切替え制御する 利得制御ステップと、前記光ディスクの複数の情報面に照射されている光ビーム の収束状態を検出する収束状態検出ステップと、前記収束状態検出ステップの検 出値から、利得制御ステップを制御し、前記光検出ステップの出力電圧を前記光 ディスクの複数の情報面ごとに制御することを特徴とする光ディスクの再生方法。 13. 複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆 動ステップと、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動ステップにより駆動され た半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束ステップと、前記 収束ステップにより収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位 置制御するフォーカス制御ステップと、前記収束ステップにより収束された光ビ ームの収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制

10

15

20

25

御ステップと、前記収束された光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受 光する光検出ステップと、前記光検出ステップの出力値のイコライザ特性を制御 するイコライザ制御ステップと、前記光ディスクの複数の情報面に照射されてい る光ビームの収束状態を検出する収束状態検出ステップと、前記収束状態検出ス テップの検出値から、前記光ディスクの複数の情報面ごとにイコライザ特性を設 定することを特徴とする光ディスクの再生方法。

- 14.複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動ステップと、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動ステップにより駆動された半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束ステップと、前記収束ステップにより収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカス制御ステップと、前記収束ステップにより収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御ステップと、前記収束された光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出ステップと、前記光ディスクの複数の情報面に照射されている光ビームの収束状態を検出する収束状態検出ステップと、前記収束状態検出ステップと、前記収束状態検出ステップと、前記収束状態検出ステップと、前記収束状態検出ステップの検出値から、前記光ディスクの複数の情報面ごとにフォーカス位置を設定することを特徴とする光ディスクの再生方法。
- 15. 複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動ステップと、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動ステップにより駆動された半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束ステップと、前記収束ステップにより収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカス制御ステップと、前記収束ステップにより収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御ステップと、前記収束された光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出ステップと、前記光ディスクの複数の情報面に照射されている光ビームの収束状態を検出する収束状態検出ステップと、前記収束状態検出ステップの検出値から、前記光ディスクの複数の情報面ごとにトラッキング位置を設定することを特徴とする光ディスクの再生方法。
  - 16.複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆

10

15

20

動ステップと、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動ステップにより駆動された半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束ステップと、前記収束ステップにより収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカス制御ステップと、前記収束ステップにより収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御ステップと、前記収束ステップにより収束された光ビームの収束点の前記光ディスク面上の傾きを制御するチルト制御ステップと、前記収束された光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出ステップと、前記光ディスクの複数の情報面に照射されている光ビームの収束状態を検出する収束状態検出ステップと、前記収束状態検出ステップと、前記収束状態検出ステップと、前記収束状態検出ステップと、前記収束状態検出ステップの検出値から、前記光ディスクの複数の情報面ごとにチルト位置を設定することを特徴とする光ディスクの再生方法。

- 17. 請求項11から請求項16のいずれか1項に記載の光ディスクの再生方法において、収束状態検出ステップによって検出される検出値は、光ディスク上の連続トラックの1周につき複数個所設けられあらかじめ形成された凹凸のプリピットを前記光検出ステップで検出した検出値であることを特徴とする光ディスクの再生方法。
- 18. 請求項11から請求項16のいずれか1項に記載の光ディスクの再生方法 において、収束状態検出ステップによって検出される検出値は、光ディスクにあ らかじめ形成されている案内溝を前記光検出ステップで検出した検出値であるこ とを特徴とする光ディスクの再生方法。
- 19. 請求項11から請求項16のいずれか1項に記載の光ディスクの再生方法 において、収束状態検出ステップによって検出される検出値は、光ディスクのデ ータエリアに書き込まれた記録信号から前記光検出ステップで検出した検出値で あることを特徴とする光ディスクの再生方法。
- 20. 光ビームの照射による前記複数の情報面における光学的反射率および透過率が、前記複数の情報面で異なることを特徴とした請求項1記載の光ディスク。 21. 連続スパイラル状につながったトラックの1周につき複数個所設けられ、 あらかじめ形成された凹凸のプリピットと、あらかじめ形成されている溝状のトラック(案内溝)と溝間のトラックの双方に記録領域を有する請求項1から請求

10

15

20

25

項20のいずれか1項に記載の光ディスク。

. . . . . .

22.複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動手段と、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動手段により駆動された半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束手段と、前記収束手段により収束された前記光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御手段と、前記光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出手段と、前記光ビームの収束状態を検出する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の検出値からレーザー駆動手段を制御し、前記光ビームの記録時の出射光量を前記光ディスクの複数の情報面ごとに設定することを特徴とした光ディスク装置。

23. 複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動手段と、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動手段により駆動された半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束手段と、前記収束手段により収束された前記光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御手段と、前記光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出手段と、前記光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出手段と、前記光ビームの収束状態を検出する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の検出値からレーザー駆動手段を制御し、記録波形を前記光ディスクの複数の情報面ごとに設定することを特徴とした光ディスク装置。

24. 第1の情報面を有する第1の基板と、前記第1の基板の前記第1の情報面上に形成された半透明の反射膜と、情報を記録再生するための記録材料膜が設けられている第2の情報面を有する第2の基板と、前記第1の情報面と前記第2の情報面とが対向するように前記第1の基板及び第2の基板を接着する接着層とを備え、前記第1の情報面及び前記第2の情報面に記録されている情報は、前記第1の基板を通して読み出されるように構成されている光ディスクを記録再生することを特徴とした請求項22または23に記載の光ディスク装置。

25. 前記収束状態検出手段によって検出される検出値は、光ディスクの再生専

15

20

用エリアにあらかじめ書き込まれた信号を前記光検出手段で検出した検出値であることを特徴とする請求項22または23に記載の光ディスク装置。

- 26. 前記収束状態検出手段によって検出される検出値は、光ディスク上の連続トラックの1周につき複数個所設けられあらかじめ形成された凹凸のプリピットを前記光検出手段で検出した検出値であることを特徴とする請求項22または23に記載の光ディスク装置。
- 27. 前記収束状態検出手段によって検出される検出値は、光ディスクにあらかじめ形成されている案内溝を前記光検出手段で検出した検出値であることを特徴とする請求項22または23に記載の光ディスク装置。
- 10 28. 前記収束状態検出手段によって検出される検出値は、光ディスクのデータ エリアに書き込まれた記録信号から前記光検出手段で検出した検出値であること を特徴とする請求項22または23に記載の光ディスク装置。
  - 29. 複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動手段と、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動手段により駆動された半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束手段と、前記収束手段により収束された前記光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカス制御手段と、前記収束手段により収束された光ビームの収束点を前記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御手段と、前記光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出手段と、前記光ビームの収束状態を検出する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の検出値からレーザー駆動手段を制御し、前記光ディスクの複数の情報面のうち、第1情報面以外の情報面に記録する際に、光スポットが透過している前記第1情報面の記録マーク密度に応じて、前記光ビームの記録時の出射光量を別々に設定することを特徴とした光ディスク装置。
- 25 30. 複数の情報面を持つ光ディスクと、半導体レーザーを駆動するレーザー駆動手段と、前記光ディスク面上に前記レーザー駆動手段により駆動された半導体レーザーの出力光である光ビームを収束照射する収束手段と、前記収束手段により収束された前記光ビームの収束点を前記光ディスク面上に焦点位置制御するフォーカス制御手段と、前記収束手段により収束された前記光ビームの収束点を前

10

15

20

25

記光ディスク面内のトラック上に位置制御するトラッキング制御手段と、前記光ビームの前記光ディスク面上からの反射光を受光する光検出手段と、前記光ビームの収束状態を検出する収束状態検出手段と、前記収束状態検出手段の検出値から、レーザー駆動手段を制御し、前記光ディスクの複数の情報面のうち、第1情報面以外の情報面に記録する際に、光スポットが透過している前記第1情報面の領域の記録マーク密度に応じて、前記光ビームの記録時の記録波形を別々に設定することを特徴とした光ディスク装置。

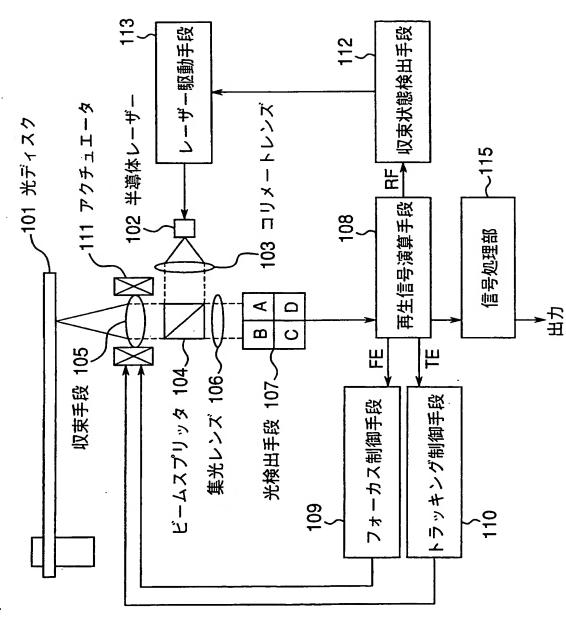
31. 第1の情報面を有する第1の基板と、前記第1の基板の前記第1の情報面上に形成された半透明の反射膜と、情報を記録再生するための記録材料膜が設けられている第2の情報面を有する第2の基板と、前記第1の情報面と前記第2の情報面とが対向するように前記第1の基板及び第2の基板を接着する接着層とを備え、

前記第1の情報面及び前記第2の情報面に記録されている情報は、前記第1の 基板を通して読み出されるように構成され、第1の情報面ならびに第2の情報面 は、それぞれ情報を記録再生することができるユーザーデータ領域と、ためし記 録を行う学習領域と、情報を読み出す再生専用領域に別れて配置され、

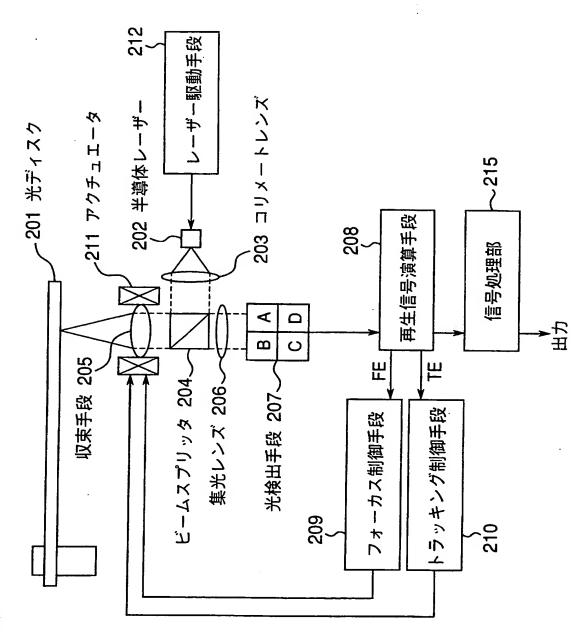
前記第1の情報面の前記学習領域内の一定の領域にはデータを記録することを 禁止した記録禁止領域を設けた光ディスク。

- 32. 前記記録禁止領域の配置情報が、前記再生専用領域にプリピットに変調して形成したことを特徴とした請求項31記載の光ディスク。
- 33. 第1の情報面を有する第1の基板と、前記第1の基板の前記第1の情報面上に形成された半透明の反射膜と、情報を記録再生するための記録材料膜が設けられている第2の情報面を有する第2の基板と、前記第1の情報面と前記第2の情報面とが対向するように前記第1の基板及び第2の基板を接着する接着層とを備え、

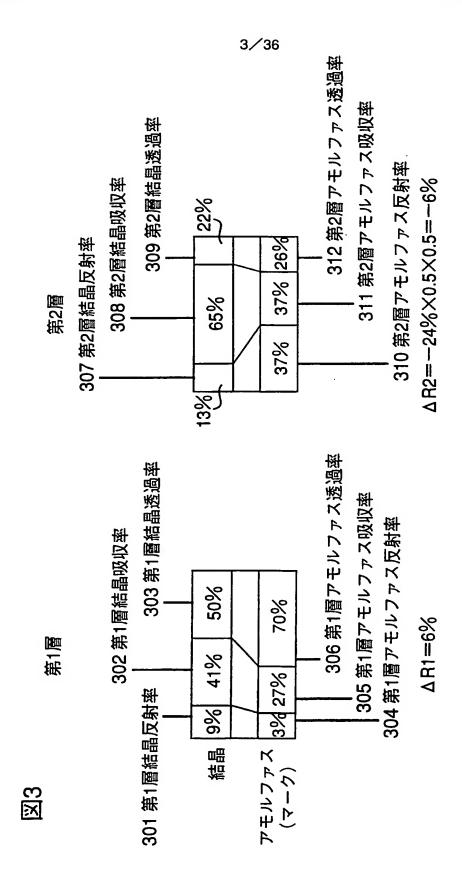
前記第1の情報面及び前記第2の情報面に記録されている情報は、前記第1の 基板を通して読み出されるように構成されている、光ディスクを記録再生することを特徴とした請求項29又は請求項30に記載の光ディスク装置。

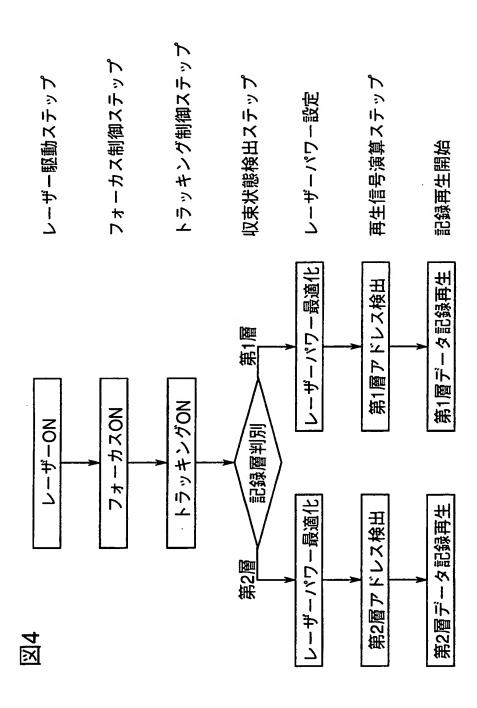


<u>図</u>

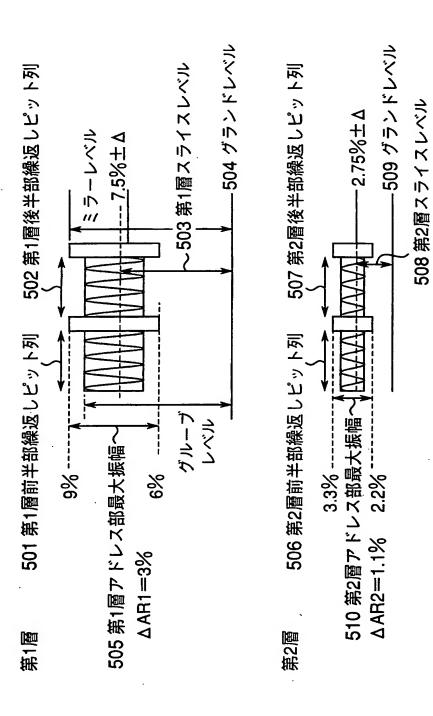


N





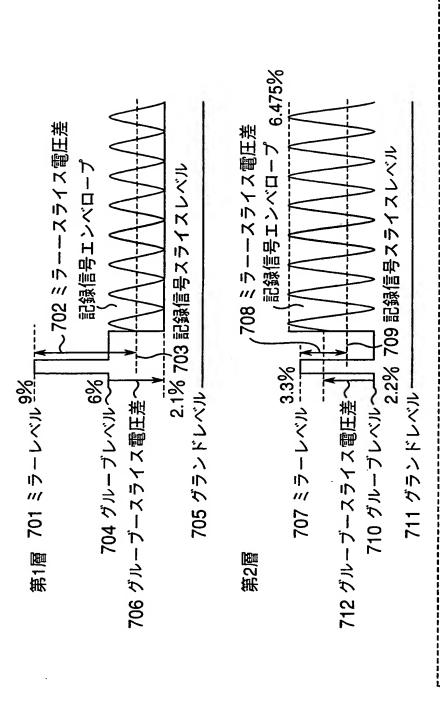




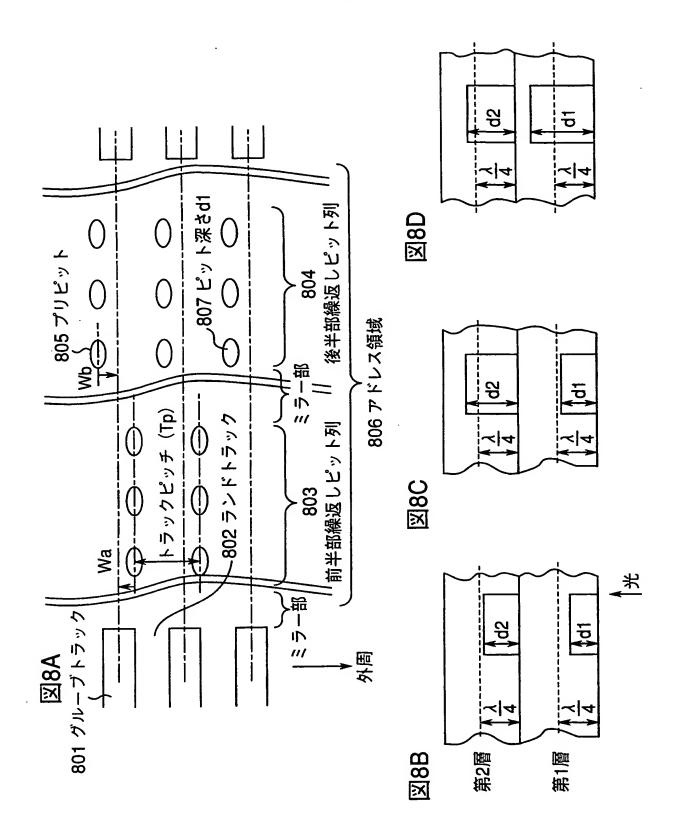
第×層 602 グルーブレベル 603 グランドレベル 第1層と判別 関値1e<602グルーブレベル<関値1fあるいは 関値1g<601ミラーレベル<関値1n</li>第2層と判別 関値2e<602グルーブレベル<関値2fあるいは 関値2g<601ミラーレベル<関値2h</li>

**図** 

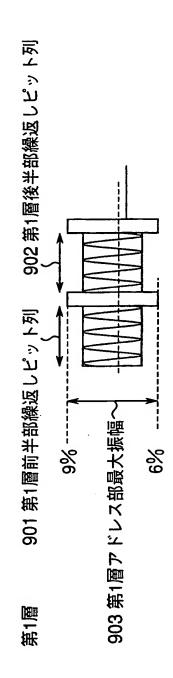
**区** 



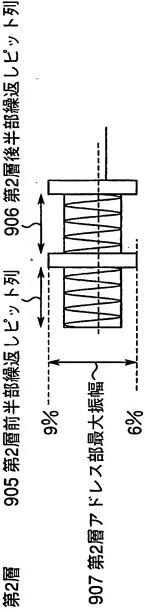
あるいは0>グルーブースライス電圧差 あるいは0<グルーブースライス電圧差 ースライス電圧差く関値1 関値2i<ミラーースライス電圧差<関値2j 1 闘値11<ミ 第1層と判別 第2層と判別



**図** 

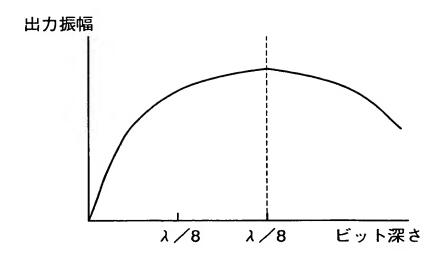


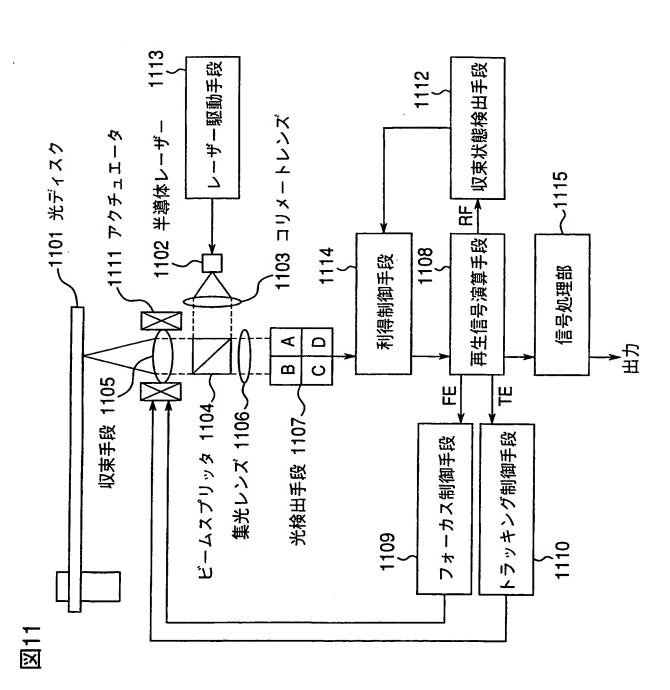
904 グランドレベル

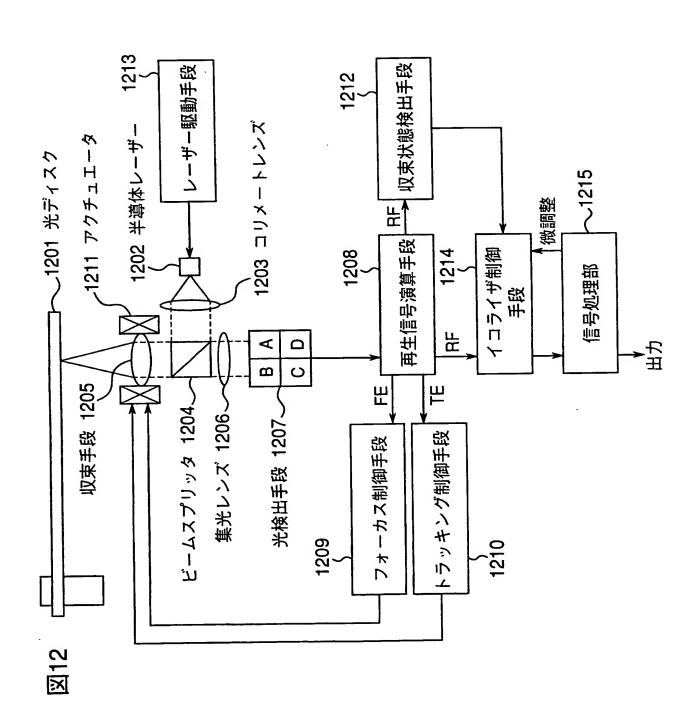


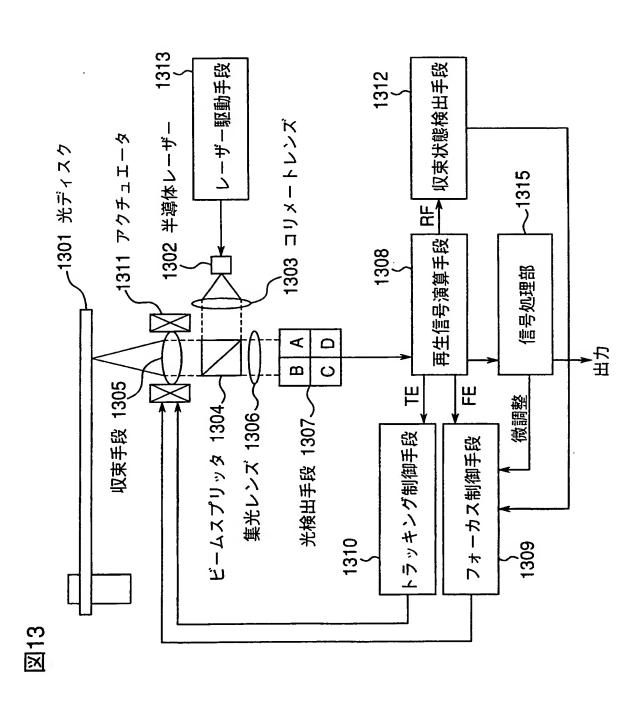
――908 グランドレベル

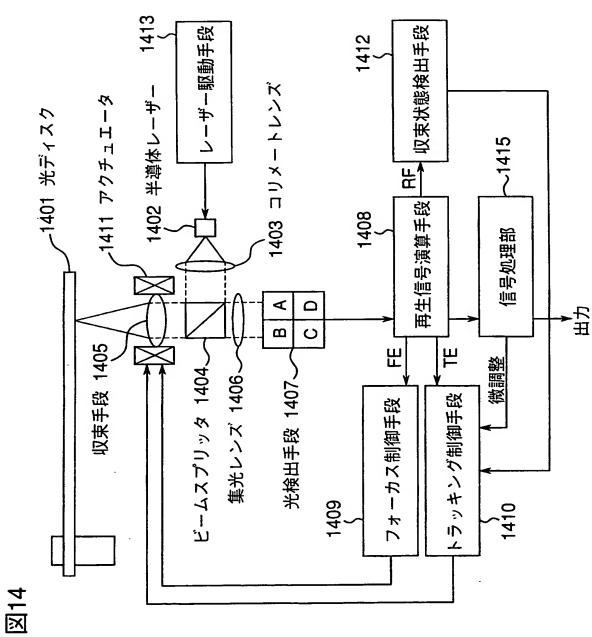
図10

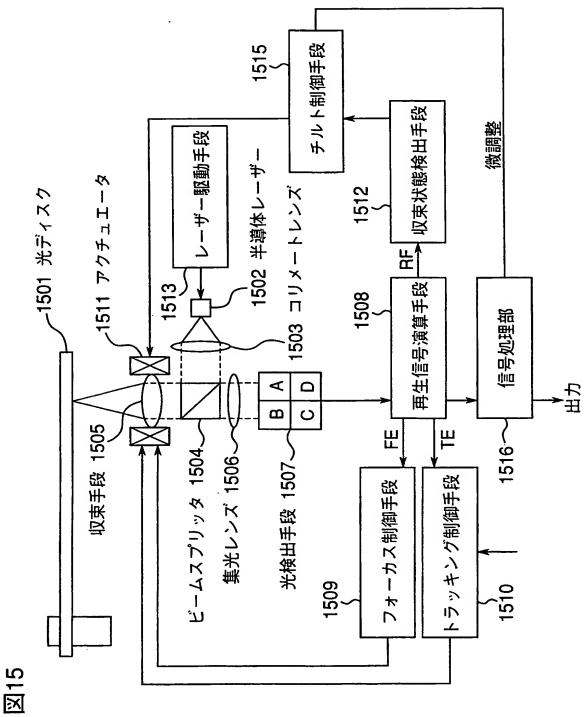


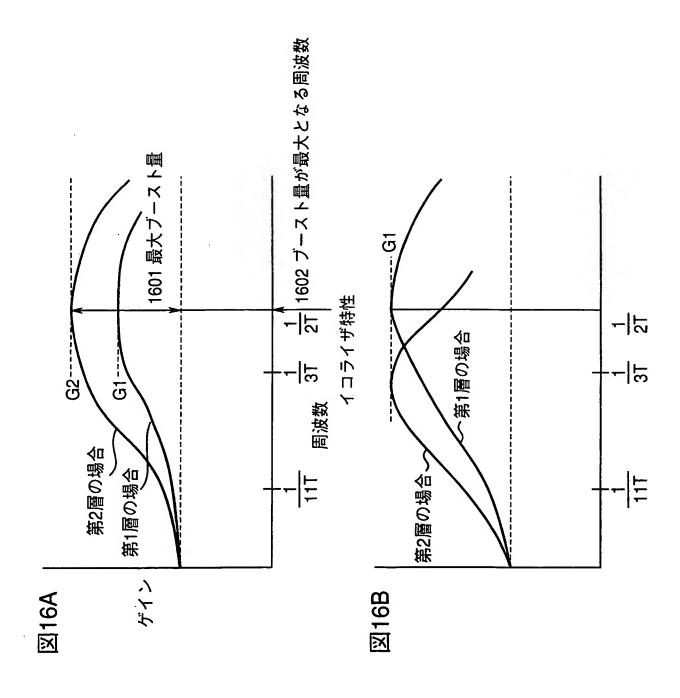


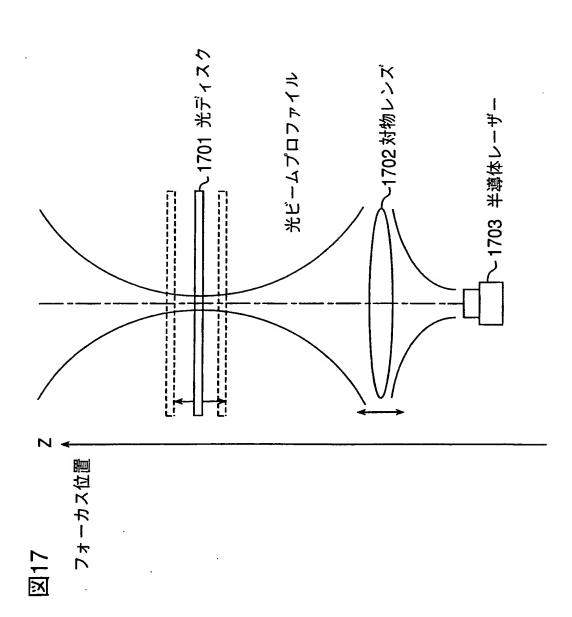


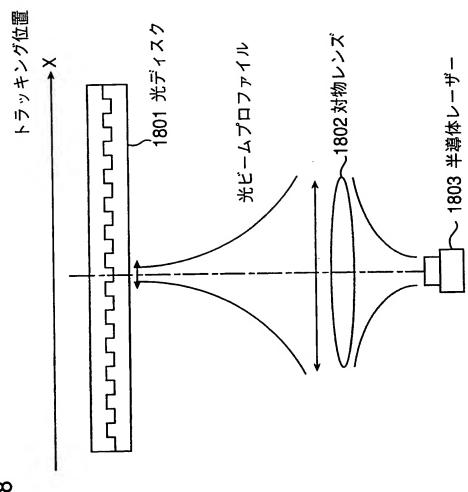




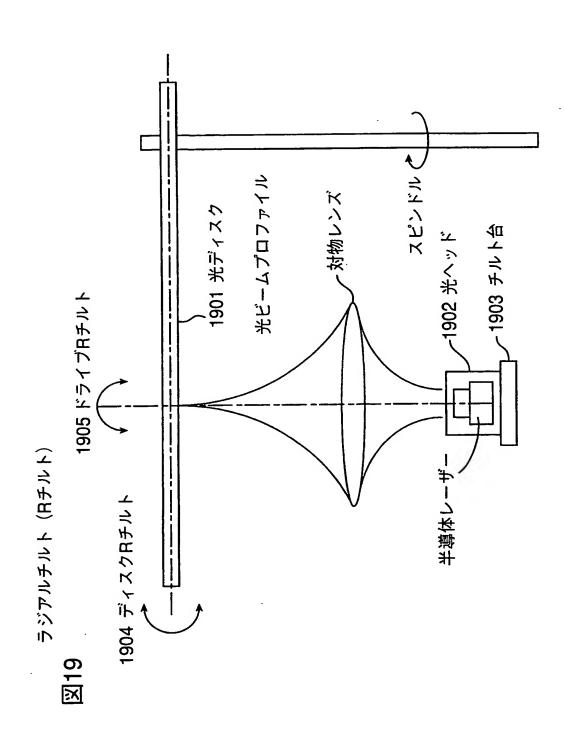


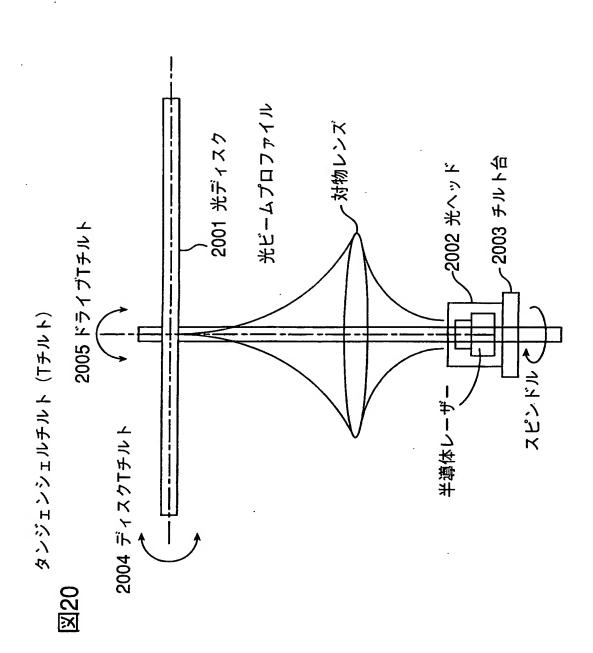


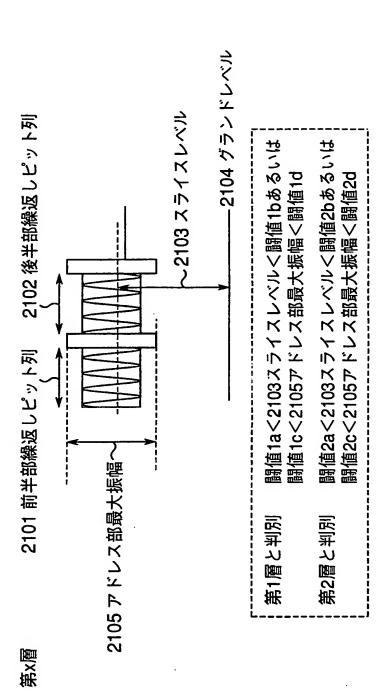




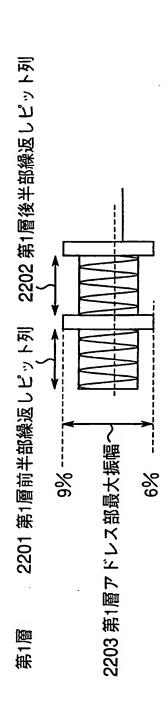
**巡**18



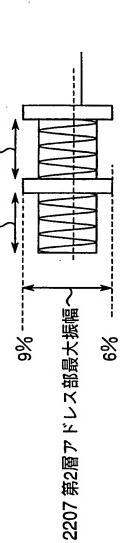




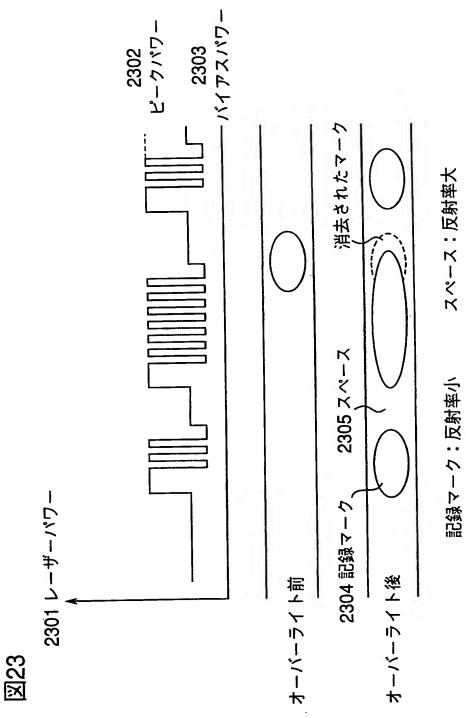
**区** 24 2204 グランドレベル



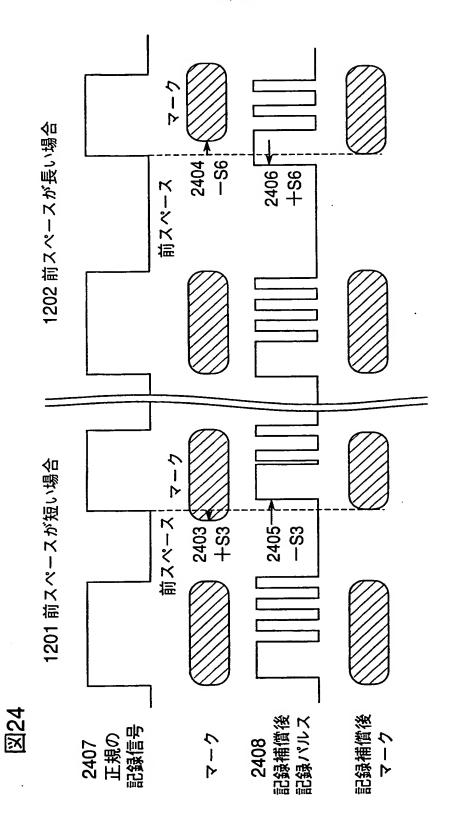
2206 第2層後半部繰返しピット列 2205 第2層前半部繰返しピット列



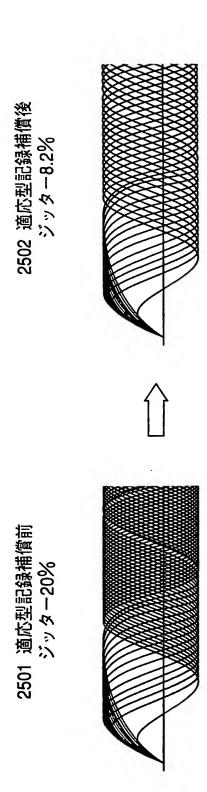
**---2208 グランドレベル** 



24/36

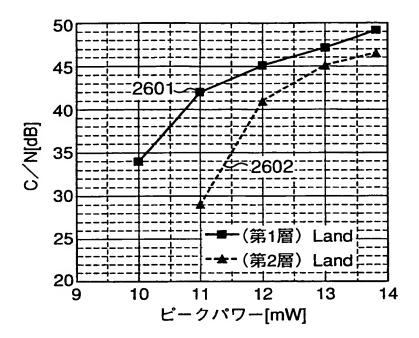


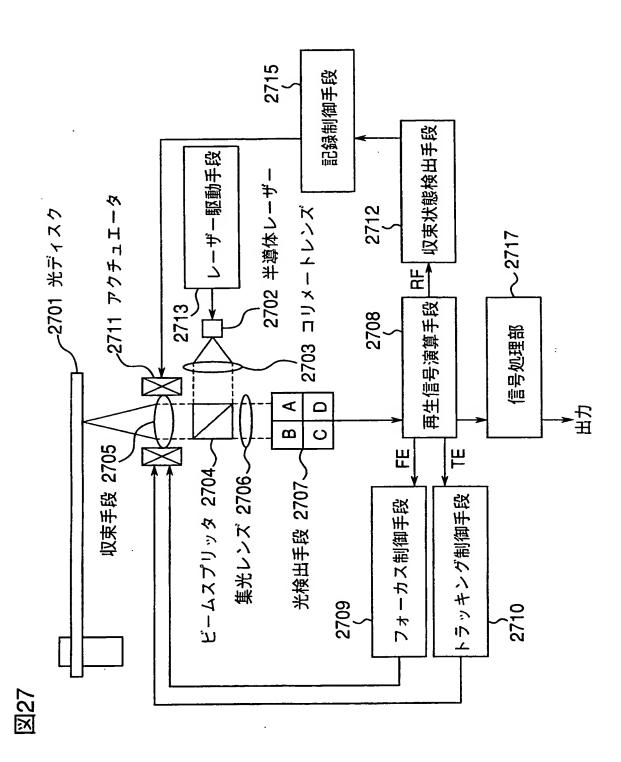
※ | | 25



26/36







æ

gg

51

×

≥

ਲੱ

ae

ad

ဗ္ဗ

>5T

Q

0

⊏

Ε

>5T

5

>51 ᆮ 記録マーク長 51 ත 4 ർ 3 4<u>T</u> 2801 先頭パルス位置 前スペース長 Tsfp

2802 最終パルス位置

>51

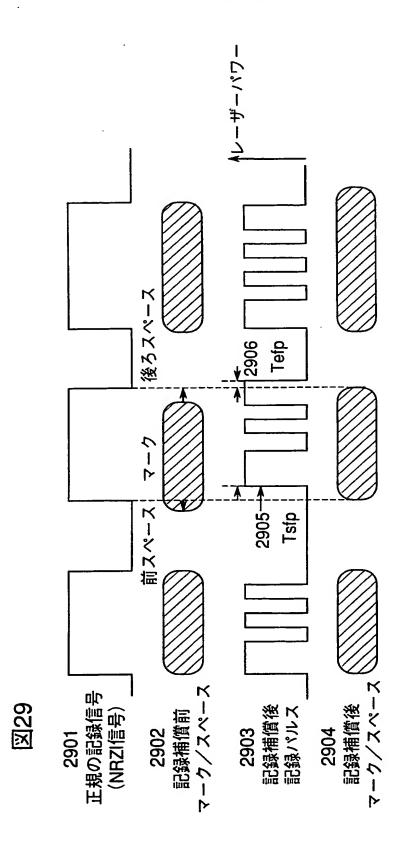
51

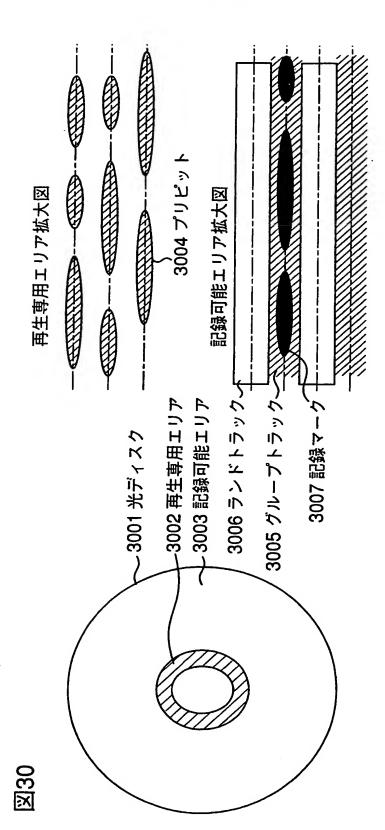
4<u>T</u>

記録マーク長

3 **4**T Telp

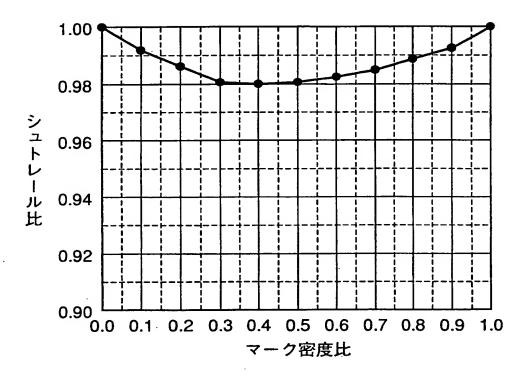
後ろスペース長

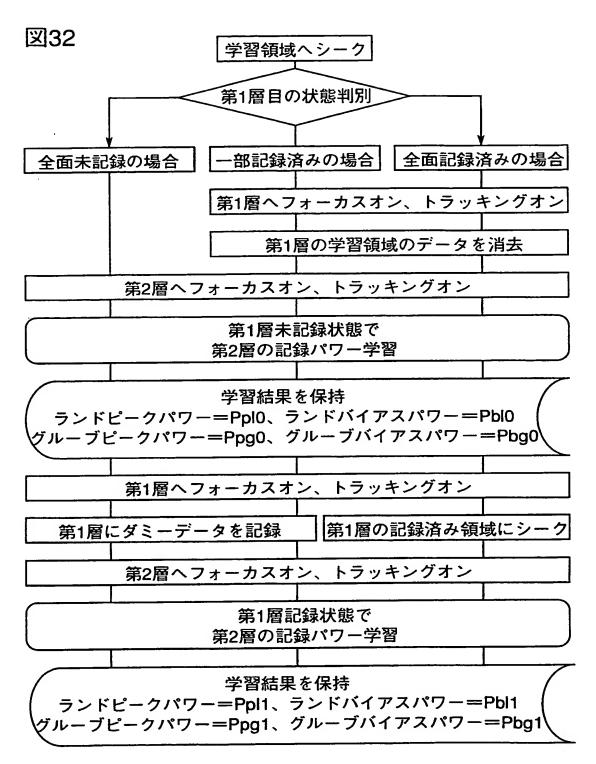




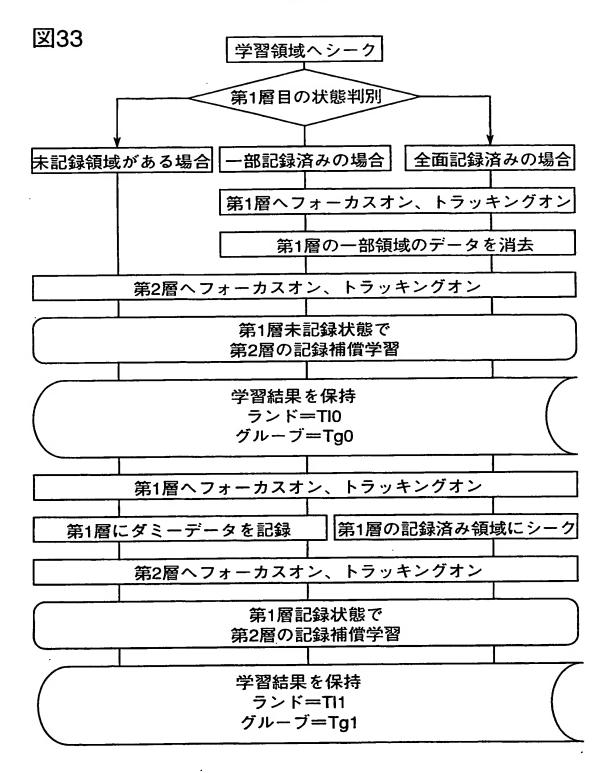
31/36

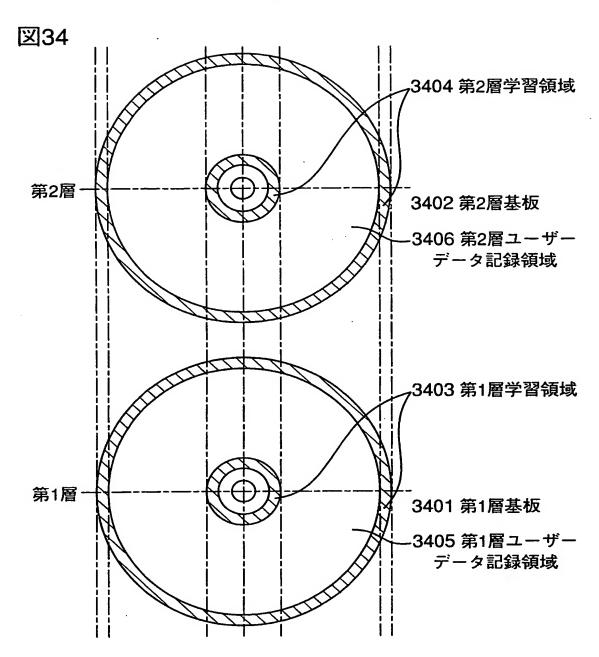
図31

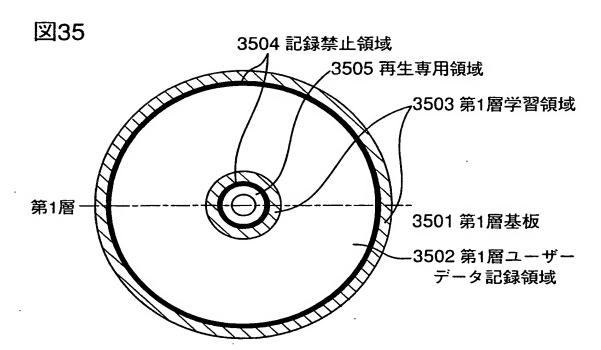




33/36







	kv	>5T	T1	X	Ab1	Af1		ıııl <b>v</b>	>5T	12	X2	Ab2	Af2
3605 記談補償ケーフル T10	記録マーク長	5T )	S1	W1	Aa1	Ae1		記録マーク長	5T )	S2	W2	Aa2	
		4T	R1	٧1	21	Ad1			4T	R2	V2	22	Ad2 Ae2
		3T	01	U1	۲1	Ac1			3T	92	U2	Y2	Ac2
	е	•	3T	4T	5T	>5T		6	·	3T	4T	5T	>5T
	3602 第1層未記録時の 最終パルス位置	Telp		後ろスペース長			3606 記録補償テーブル T11	3604 第1層未記録時の 最終パルス位置	Telp		後ろスペース長		,
	記録マーク長	5T >5T	10	Ŧ	L1	핕	绿補價	記録マーク長	>5T	D2	H2	L2	P2
			C1	G1	K1	01	· 9C		5T	C2	<b>G2</b>	K2	02
		<b>4</b> T	B1	F1	J1	Z	- 36(		4T	B2	F2	J2	N2
		3T	A1	E1	11	M		加西	3T	A2	E2	12	M2
	ë		3T	4T	5T	>5T		ë		3T	<b>4T</b>	<b>5T</b>	>5T
	3601 第1層未記録時 先頭パルス位置	Tsfp		前スペース長				3603 第1層未記録時 先頭パルス位置	Tsfp		前スペース長	·	